

数据表

GEN 系列 GN815 (GN816) 基本/IEPE ISO 2 MS/s (200 kS/s) 输入卡

特殊功能

- IEPE 传感器支持
- TEDS 1 类支持，用于 IEPE
- 隔离、非平衡差分输入
- ± 10 mV 至 ± 50 V 输入范围
- 模拟/数字抗混叠滤波器
- 18 位 2 MS/s (200 kS/s) 的采样频率
- 8 个模拟通道
- 2 GB (200 MB) 内存
- 每个通道有隔离金属 BNC
- 实时循环计算器
- 触发实时功率结果
- 数字事件/计时器/计数器支持
- 1 kV 均方根 CAT II 探头
- 1 kV 均方根差分探头
- 电流探头和负载



GN815/GN816 的功能和优势

GEN 采集基本/IEPE ISO 2 MS/s (200 kS/s) 输入卡是一个通用的信号调节器，用于电压输入、外部调节信号或探头以及电流探头。

此卡也支持 IEPE 传感器和 TEDS 1 类，便于设置采集通道。内置诊断支持连接的自动传感器，开路或短路检测。

放大器提供从 ± 10 mV 至 ± 50 V 的电压输入。7 极模拟抗混叠滤波器与固定的 2 MS/s 采样模数转换器相结合，可实现最佳抗混叠保护。在全 ADC 采样频率运行的数字滤波器提供大范围的高阶抗混叠滤波器特性，具有精确的相位匹配和无噪声数字输出。

对于实时分析，本卡可提供基于实时循环或计时器的计算。自动零点平衡交叉检测支持异步真均方根、平均值及可用于触发记录的其他计算。

GEN 采集系列输入卡可提供 16 个数字输入事件、两个数字输出事件和两个计时器/计数器通道。使用电压探头创建一个单端 600 V 均方根 CAT III / 1000 V CAT II 或一个差分 1000 V 均方根 CAT III (1000 V 均方根共模) 测量范围。使用电流探头和外部负载可进行直接的电流测量。

功能概览		
型号	GN815	GN816
每通道最大采样频率	2 MS/s	200 kS/s
每卡内存	2 GB	200 MB
模拟通道	8	
抗混叠滤波器	固定带宽模拟 AA 滤波器与采样频率跟踪数字 AA 滤波器相结合	
ADC 分辨率	18 位	
隔离	通道到通道以及通道到底架	
输入类型	模拟隔离非平衡差分	
无源电压/电流探头	无源、单端电压探头	
传感器	IEPE	
TEDS	1 类，IEPE 传感器	
基于实时循环的计算器	32；基于循环和计时器的计算，根据计算结果触发	
实时公式数据库计算器 (可选)	不支持	
实时计算结果输出	不支持	
数字事件/计时器/计数器	16 个数字输入事件和 2 个计时器/计数器通道	
标准数据流 (CPCI 可达 200 MB/s)	不支持	
快速数据流 (PCIe 可达 1 GB/s)	支持	
插槽宽度	1	

主机支持						
	GEN2tB	GEN4tB	GEN7tA / GEN7tB	GEN17tA / GEN17tB	GEN3iA	GEN7iA / GEN7iB ⁽¹⁾
GN815/GN816	是					
GEN DAQ API	是				是 ⁽²⁾	
EtherCAT®	否	是			否	
CAN/CAN FD	是				否	

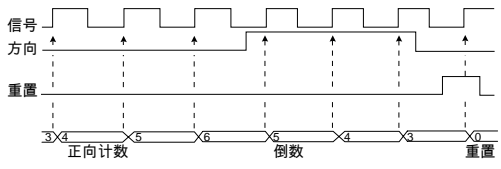
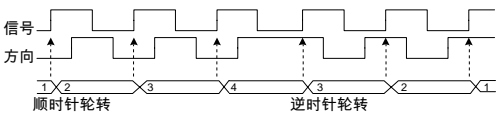
(1) GEN7iA / GEN7iB 的支持有限 (仅限前三个插槽)

(2) 关闭 Perception 以实现 GEN 采集 API 访问。

支持的模拟传感器和探头

Perception 输入类型	传感器/探头类型	备注
基本电压	<ul style="list-style-type: none"> 单端电压输入 无源、单端探头 有源差分探头 电流探头 外部电流负载 	<ul style="list-style-type: none"> 隔离 BNC 输入
IEPE	<ul style="list-style-type: none"> IEPE 振动传感器 ICP® 加速度传感器 2、4、6 或 8 mA @ ≥ 23 V 	<ul style="list-style-type: none"> TEDS I 类 连接的自动传感器，开路或短路诊断 隔离输入

支持的数字传感器 (TTL 电平输入)

计时器计数器输入类型	支持的数字传感器	特征
 <p>图 1: 单向和双向计时器</p>	<ul style="list-style-type: none"> HBK 扭矩传感器 扭矩传感器 速度传感器 位置传感器 	<ul style="list-style-type: none"> 角度测量 频率/RPM 测量 计数/位置测量 计数频率高达 5 MHz 输入信号的数字滤波器 一些重置选项 RT-FDB 可基于角度测量添加一个计算的频率 / RPM 通道
 <p>图 2: ABZ 增量编码器 (正交)</p>	<ul style="list-style-type: none"> HBK 扭矩传感器 扭矩传感器 速度传感器 位置传感器 	<ul style="list-style-type: none"> 角度测量 频率/RPM 测量 计数/位置测量 计数频率高达 2 MHz 输入信号的数字滤波器 单、双和四倍精确计数 转换追踪以避免计数漂移 一些重置选项 RT-FDB 可基于角度测量添加一个计算的频率 / RPM 通道

框图

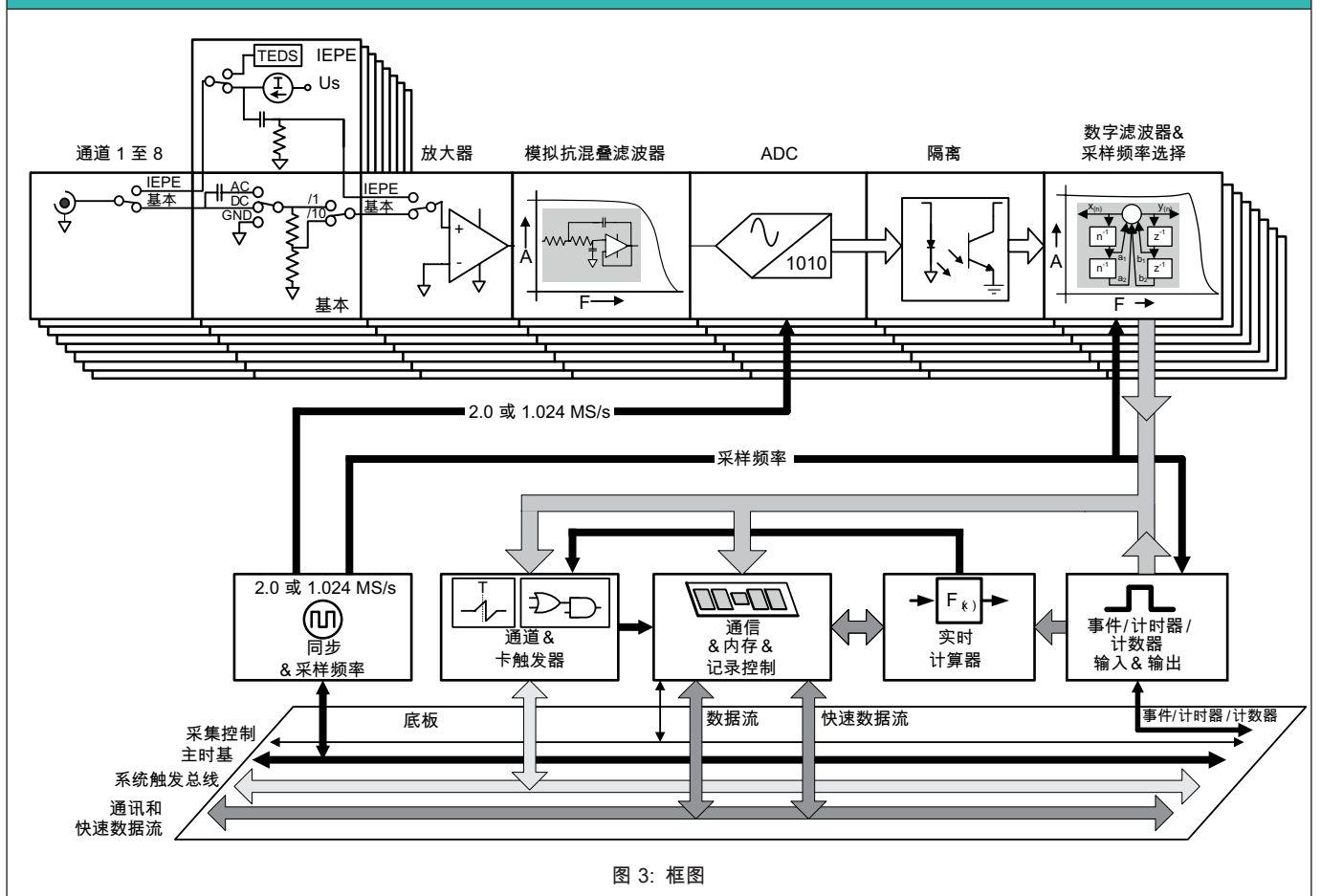


图 3: 框图

规格和测量的不确定度

规格是在 23 °C 的环境温度下确定的。

为了改善测量的不确定度，可在特定的环境温度下对系统进行重新调整，以最大程度地弱化温度漂移的影响。

任何模拟放大器误差源都是一个线性函数 ($y = ax + b$)

a% 的读取误差，表示因输入电压增加而线性增长的误差：通常称之为增益误差。

b% 的范围误差，表示测量 0 V 时的误差；通常称之为偏移误差。

对于测量的不确定度，这些误差可视为独立的误差源。

噪声并非独立于标准规格以外的误差源。

当您需要逐个样本的动态精度时，则需单独加上噪声规范。

仅对于逐个样本的测量不确定度添加均方根噪声误差。

例如在功率精度中，均方根噪声误差已包含在电源规格中。

通过/失败限制是矩形分布的规格，因此测量的不确定度为 $0.58 * \text{指定值}$ 。

添加/删除或交换卡

列出的规格适用于已经过校准并在校准时用于相同主机，主机配置和插槽的卡。

如果添加，移除或重新定位卡，则卡的热状况将发生变化，从而导致额外的热漂移误差。最大预期误差可高达指定的读取和范围误差的两倍，且共模抑制降低 10 dB。

因此强烈建议在配置更改后重新校准。

模拟输入部分

通道	8
接头	隔离金属 BNC
输入类型	模拟隔离非平衡差分
输入阻抗	1 MΩ 阻抗 $\leq \pm 1\text{V}$ 范围 : $\pm 1\%$ // 58 pF $> \pm 1\text{V}$ 范围 : $\pm 10\%$ 其他所有的范围 66 pF $\pm 10\%$
输入耦合	耦合模式 AC、DC、GND
AC 耦合频率 (1 MΩ 阻抗)	1.6 Hz $\pm 10\%$; -3 dB

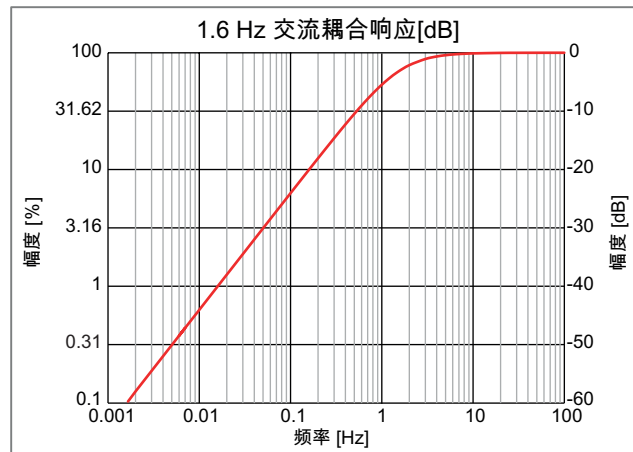


图 4: 典型交流耦合响应

范围 (1 MΩ 阻抗)	$\pm 10\text{ mV}$ 、 $\pm 20\text{ mV}$ 、 $\pm 50\text{ mV}$ 、 $\pm 0.1\text{ V}$ 、 $\pm 0.2\text{ V}$ 、 $\pm 0.5\text{ V}$ 、 $\pm 1\text{ V}$ 、 $\pm 2\text{ V}$ 、 $\pm 5\text{ V}$ 、 $\pm 10\text{ V}$ 、 $\pm 20\text{ V}$ 、 $\pm 50\text{ V}$
偏移	1000 步内 $\pm 50\%$ (0.1%) ; $\pm 50\text{ V}$ 范围已固定 0% 偏移

共模 (参阅系统接地)

范围	小于 $\pm 2\text{ V}$	大于或等于 $\pm 2\text{ V}$
抗扰性 (CMR)	$> 80\text{ dB}$ @ 80 Hz (100 dB 典型)	$> 60\text{ dB}$ @ 80 Hz (80 dB 典型)
最大共模电压	33 V 均方根	33 V 均方根

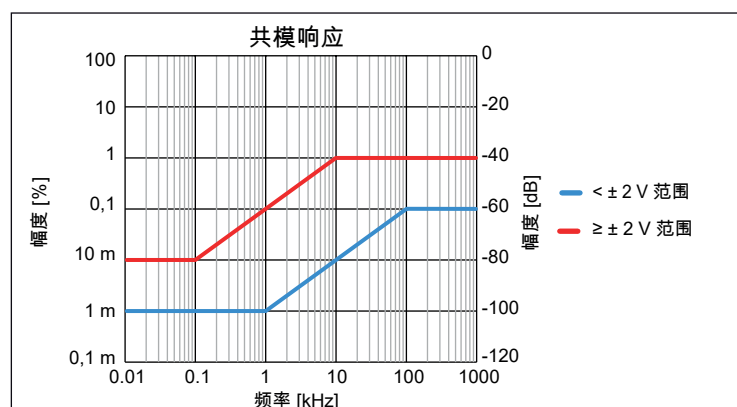


图 5: 典型共模响应

输入过载保护	过压阻抗变化	过压保护系统的激活导致输入阻抗降低。只要输入电压低于所选输入范围的 200% 或 125 V (以较小值为准)，过压保护就不会被激活。
	最大非破坏性电压	$\pm 70\text{ V DC}$
过载恢复时间		200% 过载后在 5 μs 内恢复到 0.1% 精度

电压规格 (宽带) GN815 ⁽¹⁾	
	通过/失败限制
DC 增益误差	读数的 0.035% ±35 μV
DC 偏移误差	满量程的 0.01% ± 200 μV
增益误差漂移	± 25 ppm/°C (± 14 ppm/°F)
偏移误差漂移	±(45 ppm + 5 μV)/°C (±(25 ppm + 3 μV)/°F)
均方根噪声 (50 Ω 端接)	满量程的 0.025% ± 50 μV

(1) 宽带滤波器仅对 GN815 有效。

电压规格 (所有使用的过滤器)	
	通过/失败限制
DC 增益误差	读数的 0.035% ±35 μV
DC 偏移误差	满量程的 0.01% ± 35 μV
增益误差漂移	± 25 ppm/°C (± 14 ppm/°F)
偏移误差漂移	±(45 ppm + 5 μV)/°C (±(25 ppm + 3 μV)/°F)
均方根噪声 (50 Ω 端接)	满量程的 0.015% ± 20 μV

IEPE 传感器	
输入范围	± 10 mV、± 20 mV、± 50 mV、± 0.1 V、± 0.2 V、± 0.5 V、± 1 V、± 2 V、± 5 V、± 10 V、± 20 V
过压保护	-1 V 至 22 V
IEPE 增益误差	0.1% ± 250 μV
IEPE 增益误差漂移	± 25 ppm/°C (± 14 ppm/°F)
IEPE 合规电压	≥ 23 V
激励电流	2、4、6、8 mA，软件可选
激励电流精度	± 5%
耦合时间常量	1.5 s
低带宽	-3 dB @ 0.11 Hz
最大电缆长度	100 m (RG-58)
TEDS 支持	是；1 类
传感器诊断	连接的传感器，开路或短路
支持的传感器	IEPE 振动传感器 ICP® 加速度传感器

隔离

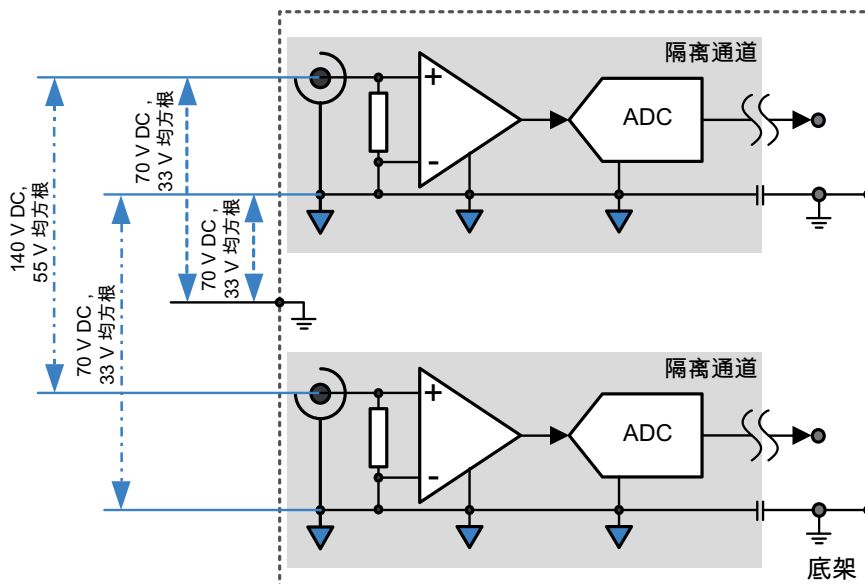


图 6: 隔离图表

通道到底架 (接地)	33 V 均方根, ±70 V DC
通道到通道 (隔离 GND 到隔离 GND)	33 V 均方根, ±70 V DC
输入信号到输入信号	55 V 均方根, ±140 V DC

模数转换

	GN815	GN816
采样频率; 每通道	0.1 S/s 至 2 MS/s	0.1 S/s 至 200 kS/s
ADC 分辨率; 每通道一个 ADC	18 位	
ADC 类型	逐次逼近寄存器 (SAR); 模拟设备 AD4003BCPZ	
时基精度	由主机定义: ±3.5 ppm; 10 年老化后 ±10 ppm	

抗混叠滤波器

相位匹配通道的注意事项。每个滤波器特性和/或滤波器带宽的选择都有其特定的相位响应。使用不同的滤波器选择 (宽带⁽¹⁾/贝塞尔 IIR/巴特沃斯 IIR/等等) 或不同的滤波器带宽会导致通道间的相位不匹配。

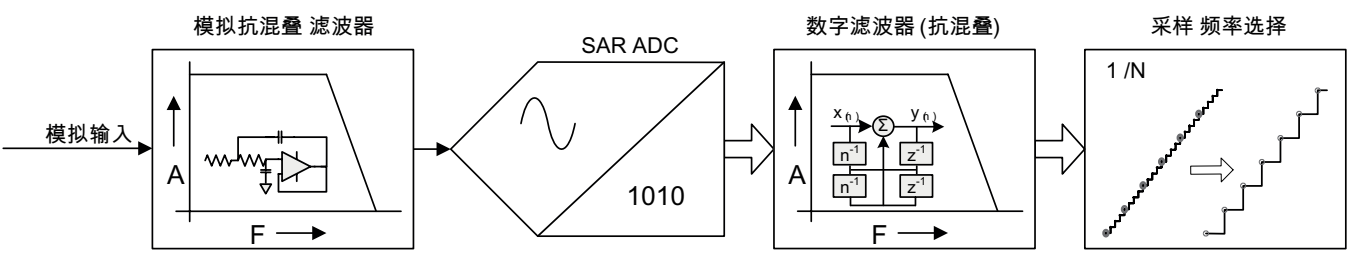


图 7: 混合模拟和数字抗混叠滤波器框图

模数转换器 (ADC) 前面的陡峭固定频率模拟抗混叠滤波器可防止抗混叠。ADC 始终以固定的采样频率进行采样。ADC 的固定采样频率避免了对不同模拟抗混叠滤波器频率的需求。

在数字下采样到所需的用户采样频率之前, 高精度数字滤波器直接在 ADC 后面用作抗混叠保护。数字滤波器被编程为用户采样频率的一小部分, 并自动跟踪任何用户采样频率选择。与模拟抗混叠滤波器相比, 可编程数字滤波器具有额外的优势, 例如具有陡峭滚降的高阶滤波器, 更大的滤波器特性选择, 无噪声数字输出以及使用相同滤波器设置的通道之间无额外相移。

宽带 ⁽¹⁾	当选择了宽带时, 信号路径中既没有模拟抗混叠滤波器, 也没有数字滤波器。因此选择宽带时无抗混叠保护。 若使用带有记录数据的频率域, 则不应使用宽带。
贝塞尔 IIR	选择了贝塞尔 IIR 滤波器时, 这始终是模拟贝塞尔抗混叠滤波器和数字贝塞尔 IIR 滤波器的一个组合, 以防止在较低采样频率下出现混叠。 贝塞尔滤波器通常在查看时间域中的信号时使用。他们最适合用于测量瞬变信号或陡沿信号, 例如矩形波或阶跃响应。
巴特沃斯 IIR	选择巴特沃斯 IIR 滤波器时, 始终有模拟巴特沃斯抗混叠滤波器和数字巴特沃斯 IIR 滤波器的组合, 以防止在较低采样频率下出现混叠。 在频域工作时, 最好使用此滤波器。在时域中工作时, 此滤波器最适用于 (接近) 正弦波信号。
椭圆 IIR	选择椭圆 IIR 滤波器时, 始终有模拟椭圆抗混叠滤波器和数字椭圆 IIR 滤波器的组合, 以防止在较低采样频率下出现混叠。 在频域工作时, 最好使用此滤波器。在时域中工作时, 此滤波器最适用于 (接近) 正弦波信号。

(1) 宽带滤波器仅对 GN815 有效。

宽带 (无抗混叠保护) GN815⁽¹⁾

当选择了宽带时，信号路径中既没有模拟抗混叠滤波器，也没有数字滤波器。因此选择宽带时无抗混叠保护。

宽带带宽 介于 950 kHz 和 1300 kHz 之间 (-3 dB)

0.1 dB 通带平坦度 DC 到 200 kHz⁽²⁾

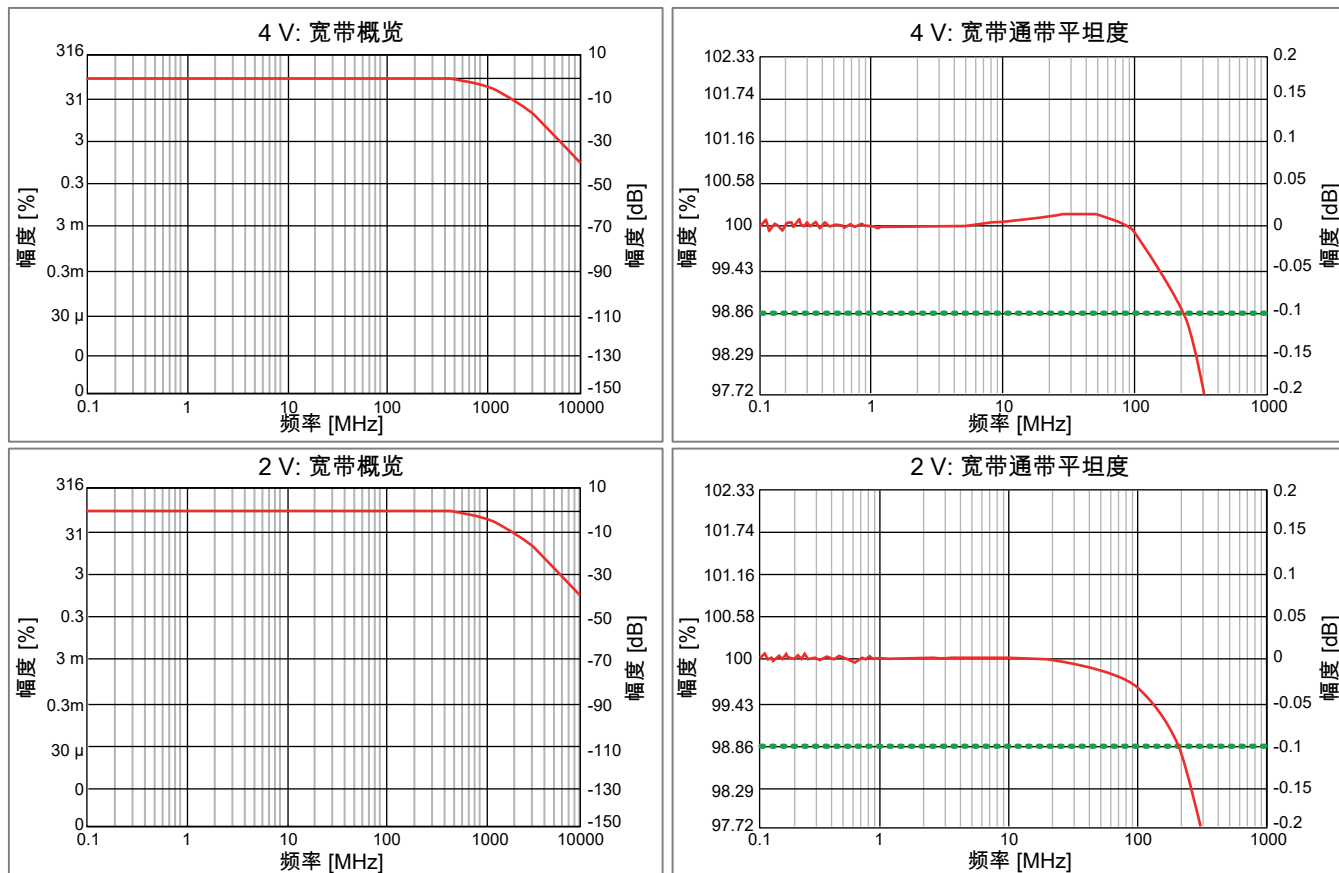


图 8: 典型宽带示例

(1) 宽带滤波器仅对 GN815 有效

(2) 使用一台 Fluke 5700A 校准仪测量 (已直流归一化处理)。

贝塞尔 IIR 滤波器 (数字抗混叠) GN815

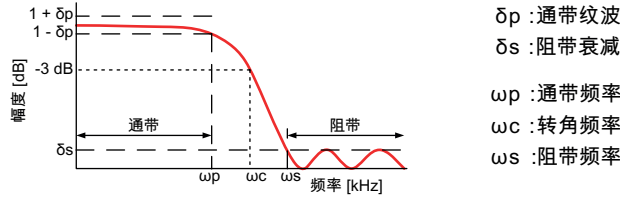


图 9: 数字贝塞尔 IIR 滤波器

选择贝塞尔 IIR 滤波器时，始终有模拟贝塞尔抗混叠滤波器和数字贝塞尔 IIR 滤波器的组合。

模拟抗混叠滤波器带宽	390 kHz \pm 25 kHz (-3 dB)
模拟抗混叠滤波器特征	7 极贝塞尔，最佳阶跃响应
贝塞尔 IIR 滤波器特征	8 极贝塞尔式 IIR
贝塞尔 IIR 滤波器用户选择	自动跟踪采样频率除以：10、20、40、100 用户从当前采样频率中选择分母，软件在采样频率改变时调整滤波器。
贝塞尔 IIR 滤波器带宽 (ω_c)	用户选择范围 0.4 Hz 至 200 kHz
贝塞尔 IIR 0.1 dB 通带 (ω_p) ⁽¹⁾	DC 至 35 kHz @ $\omega_c = 200$ kHz
贝塞尔 IIR 滤波器阻带衰减 (δ_s)	60 dB 贝塞尔 IIR 滤波器带宽选择 $\omega_c = 200$ kHz 时，由于有限的模拟抗混叠滤波器幅度降低，在 1.6 MHz 和 1.8 MHz 之间出现一个 -55 dB 的峰值。 在较低带宽选择时，数字滤波器将此峰值降至 -60 dB。
贝塞尔 IIR 滤波器滚降	48 dB/倍频程

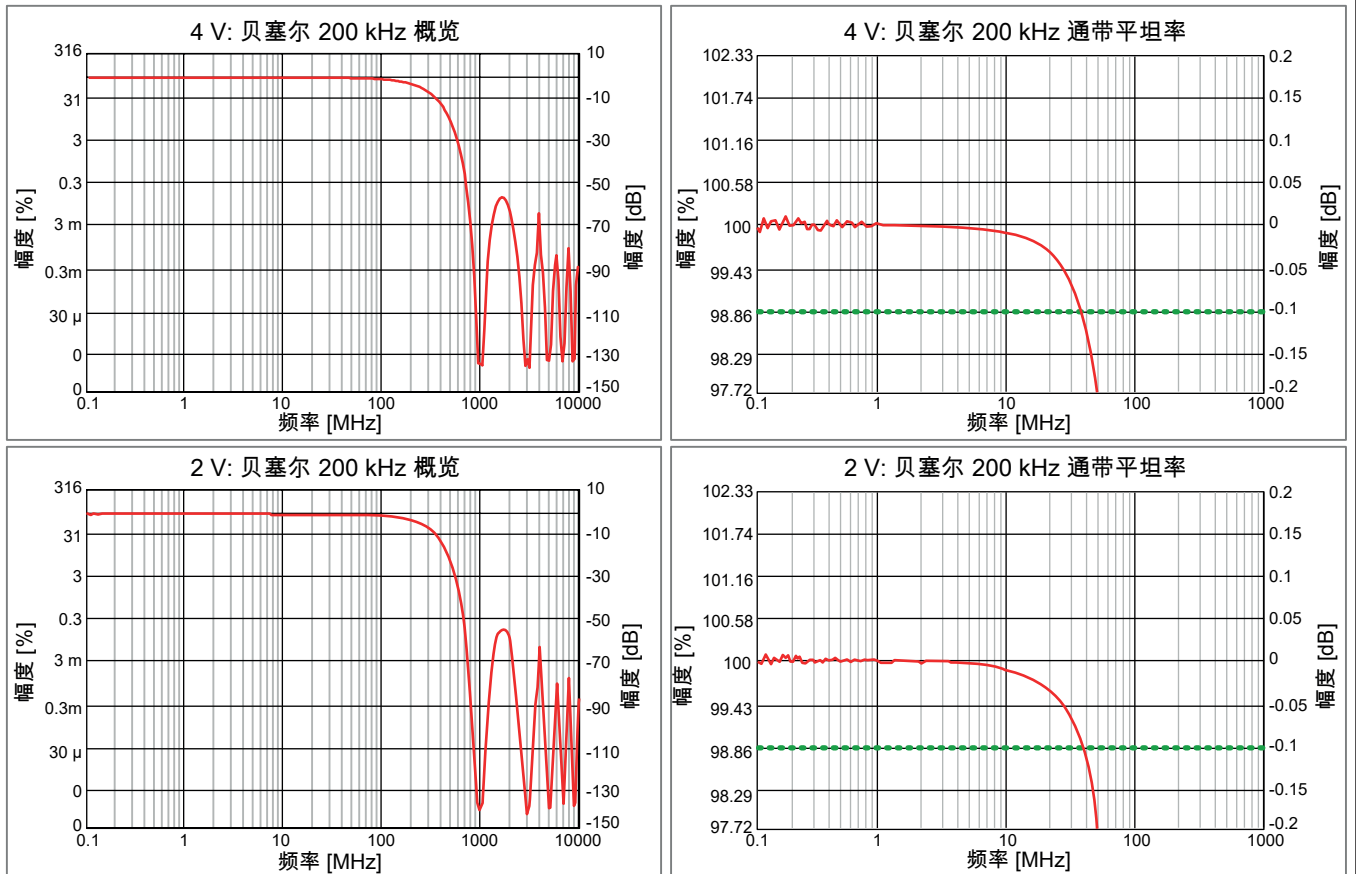


图 10: 典型贝塞尔 IIR 的示例 (GN815)

(1) 使用 Fluke 5700A 校准仪测量，已直流归一化处理

贝塞尔 IIR 滤波器 (数字抗混叠) GN816

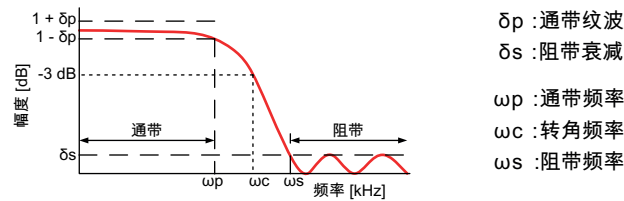


图 11: 数字贝塞尔 IIR 滤波器

选择贝塞尔 IIR 滤波器时，始终有模拟贝塞尔抗混叠滤波器和数字贝塞尔 IIR 滤波器的组合。

模拟抗混叠滤波器带宽	390 kHz \pm 25 kHz (-3 dB)
模拟抗混叠滤波器特征	7 极贝塞尔，最佳阶跃响应
贝塞尔 IIR 滤波器特征	8 极贝塞尔式 IIR
贝塞尔 IIR 滤波器用户选择	自动跟踪采样频率除以：10、20、40、100 用户从当前采样频率中选择分母，软件在采样频率改变时调整滤波器。
贝塞尔 IIR 滤波器带宽 (ω_c)	用户选择范围 0.4 Hz 至 20 kHz
贝塞尔 IIR 0.1 dB 通带 (ω_p) ⁽¹⁾	DC 至 3.5 kHz @ $\omega_c = 20$ kHz
贝塞尔 IIR 滤波器阻带衰减 (δ_s)	75 dB
贝塞尔 IIR 滤波器滚降	48 dB/倍频程

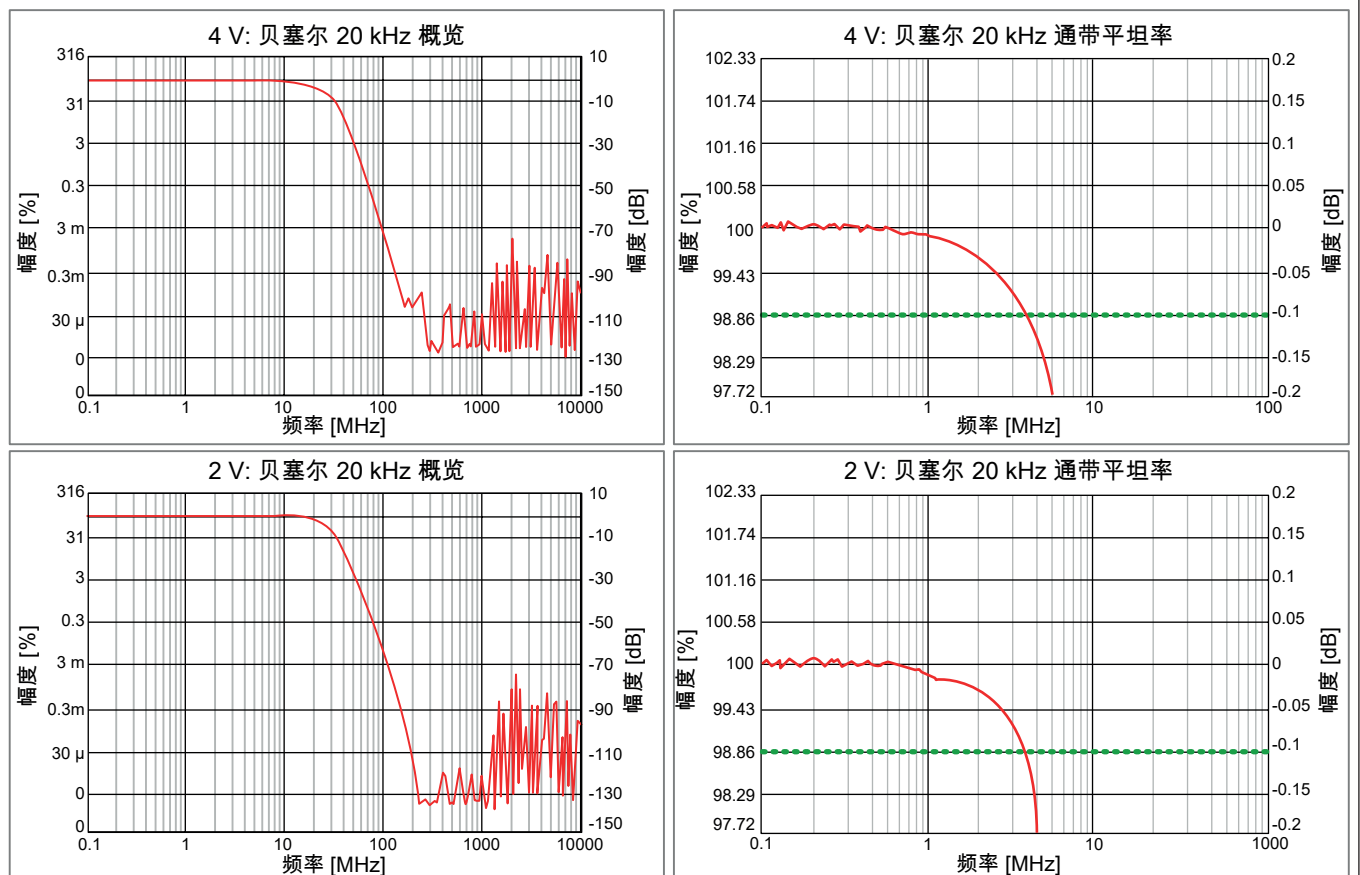


图 12: 典型贝塞尔 IIR 的示例 (GN816)

(1) 使用 Fluke 5700A 校准仪测量，已直流归一化处理

巴特沃斯 IIR 滤波器 (数字抗混叠) GN815

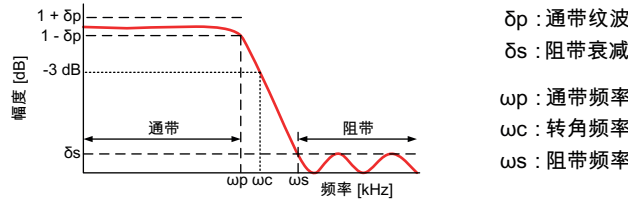


图 13: 数字巴特沃斯 IIR 滤波器

当选择了巴特沃斯 IIR 滤波器时，始终为模拟贝塞尔抗混叠滤波器和数字巴特沃斯 IIR 滤波器的组合。

模拟抗混叠滤波器带宽	460 kHz ± 25 kHz (-3 dB)
模拟抗混叠滤波器特征	7 极贝塞尔，扩展通带响应
巴特沃斯 IIR 滤波器特征	8 极巴特沃斯式 IIR
巴特沃斯 IIR 滤波器用户选择	自动跟踪采样频率除以：4 ⁽¹⁾ 、10、20、40 用户从当前采样频率中选择分母，软件在采样频率改变时调整滤波器
巴特沃斯 IIR 滤波器带宽 (ωc)	用户可从 1 Hz 至 250 kHz 选择
巴特沃斯 IIR 0.1 dB 通带 (ωp) ⁽²⁾	DC 至 150 kHz @ ωc = 200 kHz
巴特沃斯 IIR 滤波器阻带衰减 (δs)	75 dB 巴特沃斯 IIR 滤波器带宽选择 ωc = 250 kHz 时，由于有限的模拟抗混叠滤波器幅度降低，在 1.8 MHz 和 2.2 MHz 之间出现 -60 dB 的峰值。在较低带宽选择时，数字滤波器将此峰值降至 -75 dB。
巴特沃斯 IIR 滤波器衰减	48 dB/倍频程

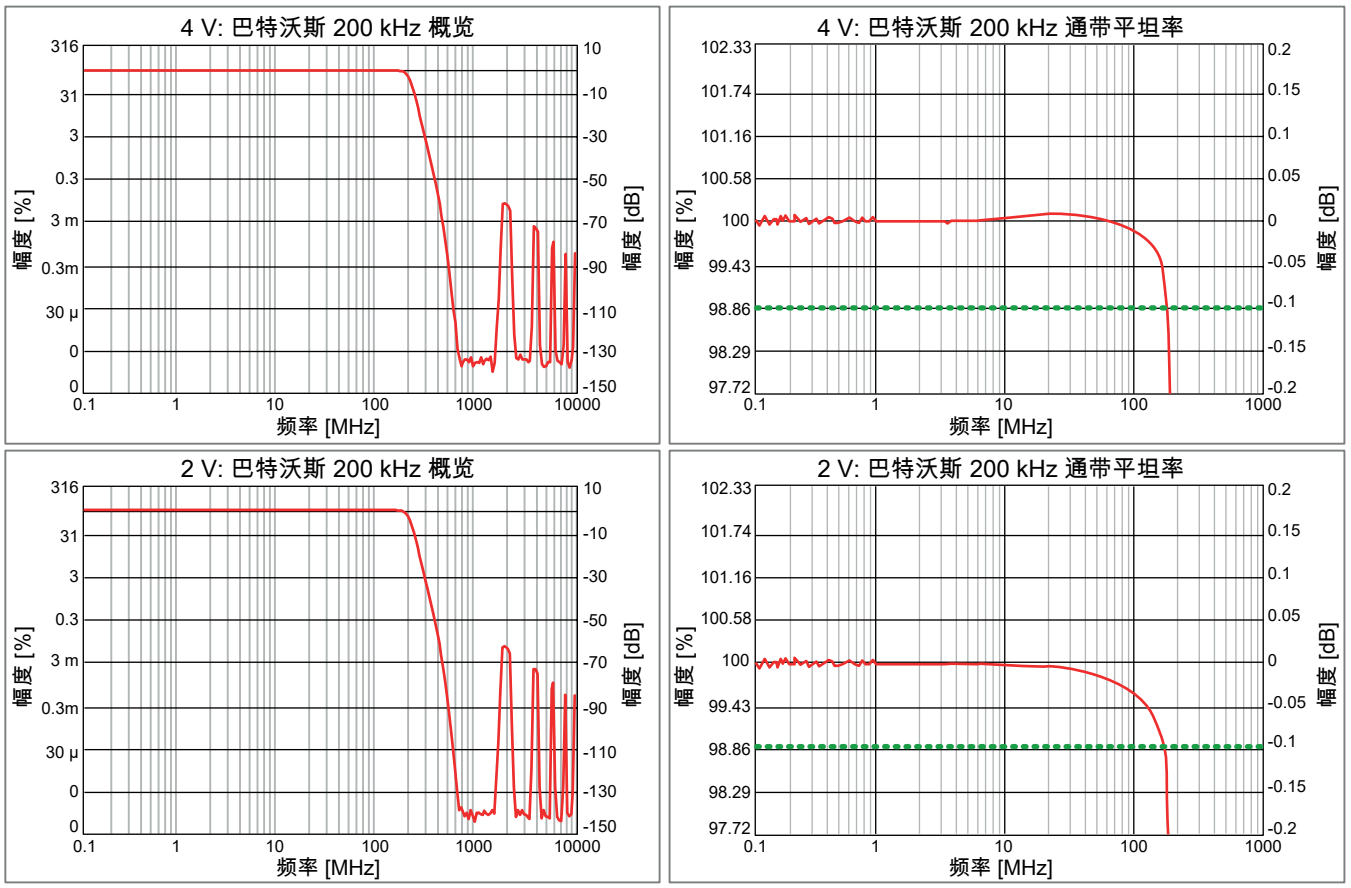


图 14: 典型巴特沃斯 IIR 的示例 (GN815)

- (1) 2 MS/s 的采样频率无法除以 4
- (2) 使用 Fluke 5700A 校准仪测量，已直流归一化处理

巴特沃斯 IIR 滤波器 (数字抗混叠) GN816

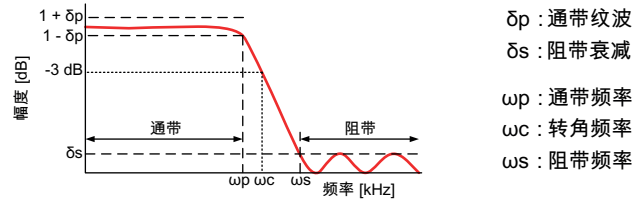


图 15: 数字巴特沃斯 IIR 滤波器

当选择了巴特沃斯 IIR 滤波器时，始终为模拟贝塞尔抗混叠滤波器和数字巴特沃斯 IIR 滤波器的组合。

模拟抗混叠滤波器带宽	460 kHz \pm 25 kHz (-3 dB)
模拟抗混叠滤波器特征	7 极贝塞尔，扩展通带响应
巴特沃斯 IIR 滤波器特征	8 极巴特沃斯式 IIR
巴特沃斯 IIR 滤波器用户选择	自动跟踪采样频率除以：4、10、20、40 用户从当前采样频率中选择分母，软件在采样频率改变时调整滤波器
巴特沃斯 IIR 滤波器带宽 (ω_c)	用户可从 1 Hz 至 50 kHz 选择
巴特沃斯 IIR 0.1 dB 通带 (ω_p) ⁽¹⁾	DC 至 35 kHz @ $\omega_c = 50$ kHz
巴特沃斯 IIR 滤波器阻带衰减 (δ_s)	75 dB
巴特沃斯 IIR 滤波器衰减	48 dB/倍频程

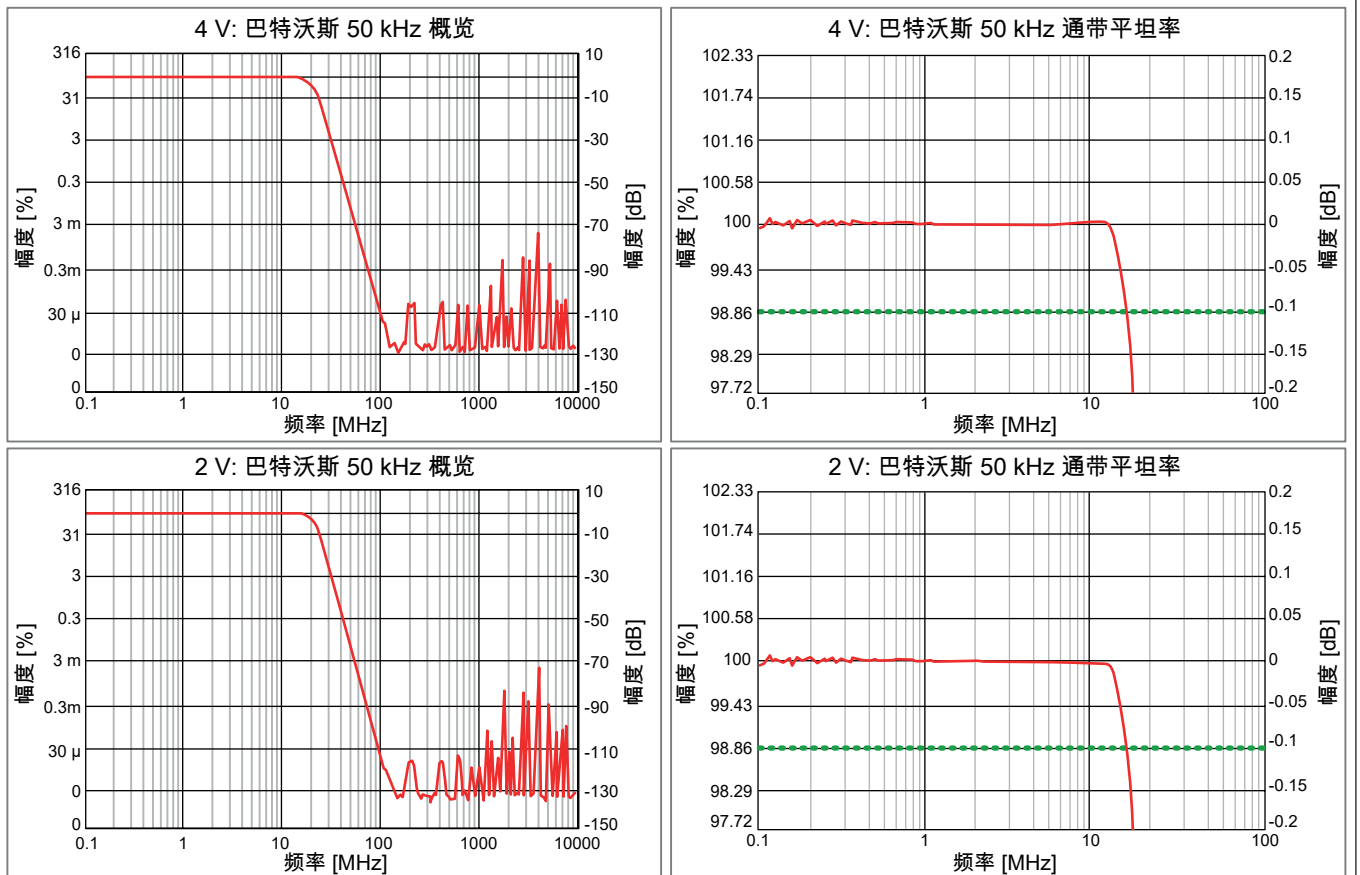


图 16: 典型巴特沃斯 IIR 的示例 (GN816)

(1) 使用 Fluke 5700A 校准仪测量，已直流归一化处理

椭圆 IIR 滤波器 (数字抗混叠) GN815

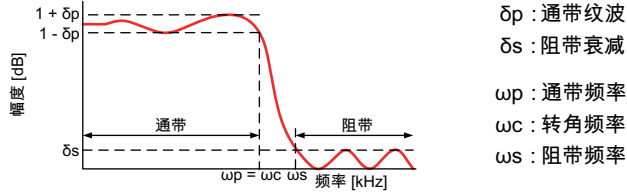


图 17: 数字椭圆 IIR 滤波器

选择椭圆 IIR 滤波器时, 始终存在模拟巴特沃斯抗混叠滤波器和数字椭圆 IIR 滤波器的组合。

模拟抗混叠滤波器带宽	460 kHz \pm 25 kHz (-3 dB)
模拟抗混叠滤波器特征	7 极椭圆, 扩展通带响应
椭圆 IIR 滤波器特征	7 极椭圆式 IIR
椭圆 IIR 滤波器用户选择	自动跟踪采样频率除以: 4 ⁽¹⁾ 、10、20、40 用户从当前采样频率中选择分母, 软件在采样频率改变时调整滤波器
椭圆 IIR 滤波器带宽 (ω_c)	用户选择范围 1 Hz 至 250 kHz
椭圆 IIR 0.1 dB 通带 (ω_p) ⁽²⁾	直流到 ω_c
椭圆 IIR 滤波器阻带衰减 (δ_s)	75 dB 椭圆 IIR 滤波器带宽选择 $\omega_c = 250$ kHz 时, 由于有限的模拟抗混叠滤波器幅度降低, 在 1.8 MHz 和 2.2 MHz 之间出现 -60 dB 的峰值。在较低带宽选择时, 数字滤波器将此峰值降至 -75 dB。
椭圆 IIR 滤波器衰减	72 dB/倍频程

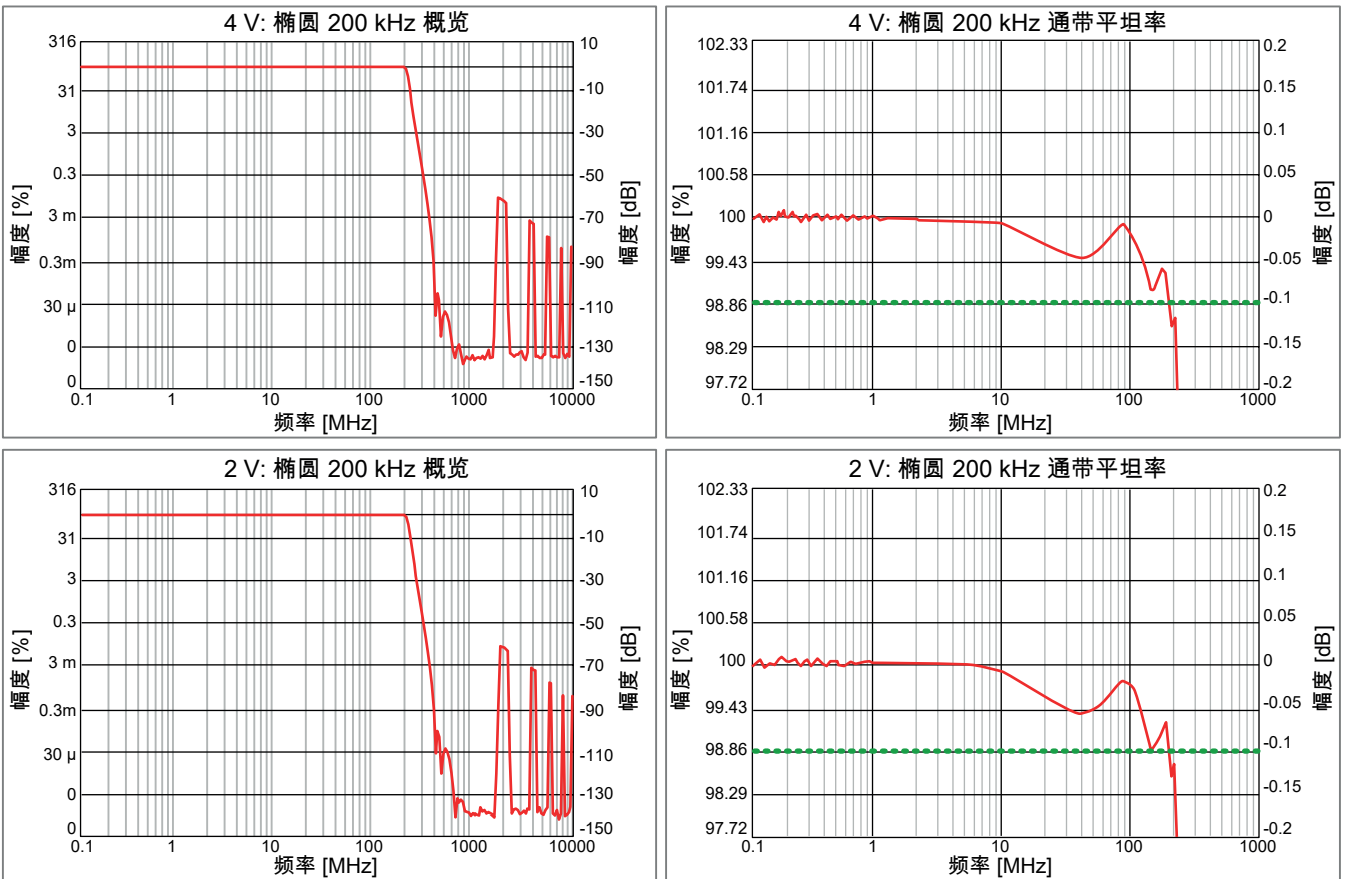
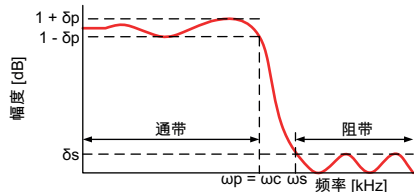


图 18: 典型椭圆 IIR 的示例 (GN815)

(1) 2 MS/s 的采样频率无法除以 4

(2) 使用 Fluke 5700A 校准仪测量, 已直流归一化处理

椭圆 IIR 滤波器 (数字抗混叠) GN816



δp : 通带纹波
 δs : 阻带衰减
 ωp : 通带频率
 ωc : 转角频率
 ωs : 阻带频率

图 19: 数字椭圆 IIR 滤波器

选择椭圆 IIR 滤波器时, 始终存在模拟巴特沃斯抗混叠滤波器和数字椭圆 IIR 滤波器的组合。

模拟抗混叠滤波器带宽	460 kHz \pm 25 kHz (-3 dB)
模拟抗混叠滤波器特征	7 极椭圆, 扩展通带响应
椭圆 IIR 滤波器特征	7 极椭圆式 IIR
椭圆 IIR 滤波器用户选择	自动跟踪采样频率除以: 4、10、20、40 用户从当前采样频率中选择分母, 软件在采样频率改变时调整滤波器
椭圆 IIR 滤波器带宽 (ωc)	用户选择范围 1 Hz 至 50 kHz
椭圆 IIR 0.1 dB 通带 (ωp) ⁽¹⁾	直流到 ωc
椭圆 IIR 滤波器阻带衰减 (δs)	75 dB
椭圆 IIR 滤波器衰减	72 dB/倍频程

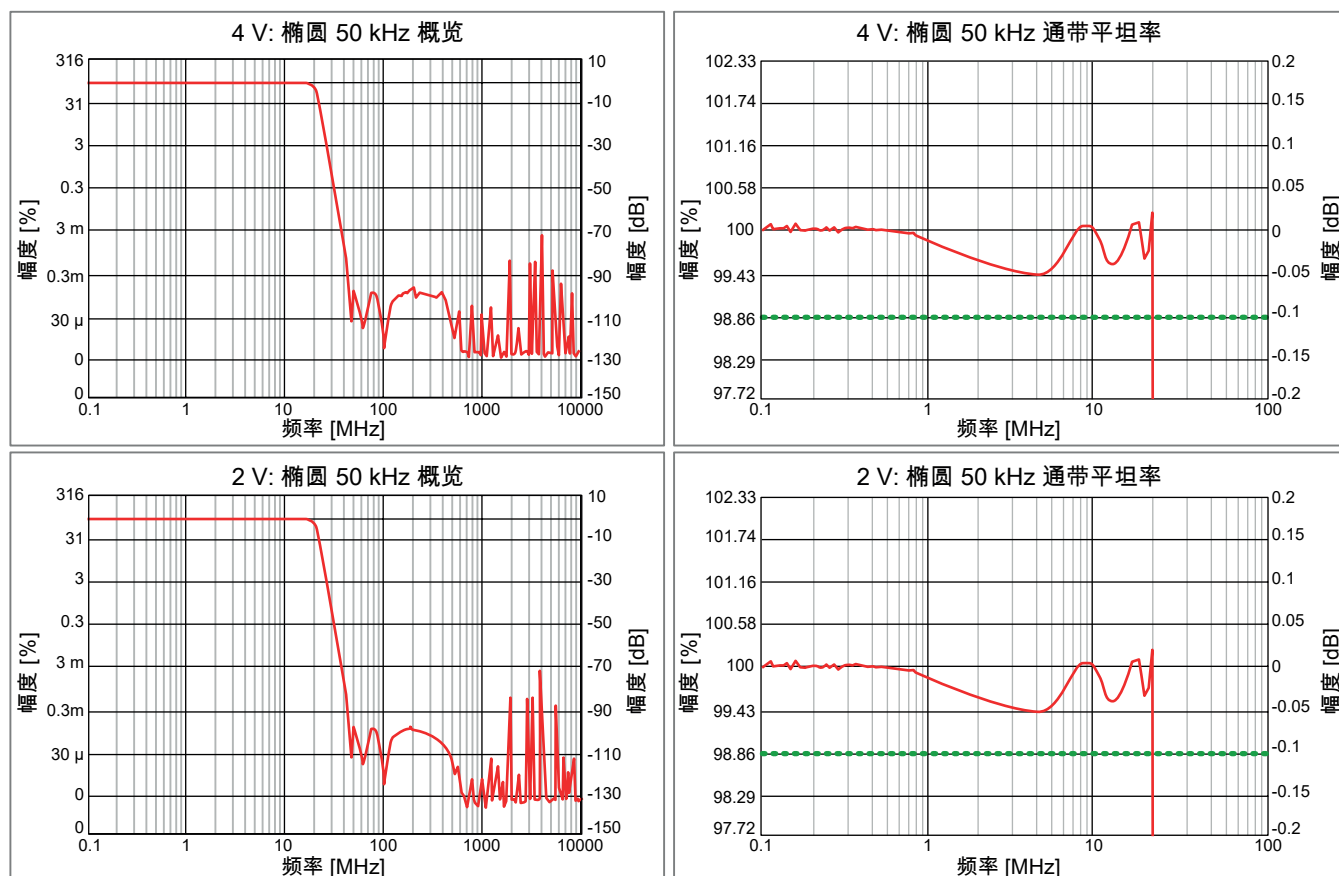


图 20: 典型椭圆 IIR 的示例 (GN816)

(1) 使用 Fluke 5700A 校准仪测量, 已直流归一化处理

通道到通道相位匹配

使用不同的滤波器选择 (宽带⁽¹⁾/贝塞尔 IIR/巴特沃斯 IIR/等等) 或不同的滤波器带宽会导致通道间的相位不匹配。

	100 kHz 正弦波 (GN815)	800 kHz 正弦波 (GN815)	10 kHz 正弦波 (GN816)
宽带⁽¹⁾			
卡上的通道	0.5 度 (14 ns)	2.0 度 (7 ns)	
主机内的 GN815 通道	0.5 度 (14 ns)	2.0 度 (7 ns)	
贝塞尔 IIR, 滤波器频率 200 kHz @ 2 MS/s (GN815)			
卡上的通道	0.5 度 (14 ns)		
主机内的 GN815 通道	0.5 度 (14 ns)		
巴特沃斯 IIR, 滤波器频率 200 kHz @ 2 MS/s (GN815)			
卡上的通道	0.5 度 (14 ns)		
主机内的 GN815 通道	0.5 度 (14 ns)		
椭圆 IIR, 滤波器频率 200 kHz @ 2 MS/s (GN815)			
卡上的通道	0.5 度 (14 ns)		
主机内的 GN815 通道	0.5 度 (14 ns)		
贝塞尔 IIR, 滤波器频率 20 kHz @ 200 kS/s (GN816)			
卡上的通道			0.5 度 (0.14 μs)
主机内的 GN816 通道			0.5 度 (0.14 μs)
巴特沃斯 IIR, 滤波器频率 20 kHz @ 200 kS/s ; 10 kHz 正弦波 (GN816)			
卡上的通道			0.5 度 (0.14 μs)
主机内的 GN816 通道			0.5 度 (0.14 μs)
椭圆 IIR, 滤波器频率 20 kHz @ 200 kS/s (GN816)			
卡上的通道			0.5 度 (0.14 μs)
主机内的 GN816 通道			0.5 度 (0.14 μs)
跨主机的 GN815/GN816 通道	由所用的同步方法定义 (无、IRIG、GPS、主/同步、PTP)		

(1) 宽带滤波器仅对 GN815 有效。

通道到通道串扰

通道到通道的串扰通过输入端的一个 50 Ω 端接电阻测量，并测试通道上方和下方的通道上的正弦波信号。将通道 2 以 50 Ω 端接，通道 1 和 3 连接到正弦波发生器，以测试通道 2。

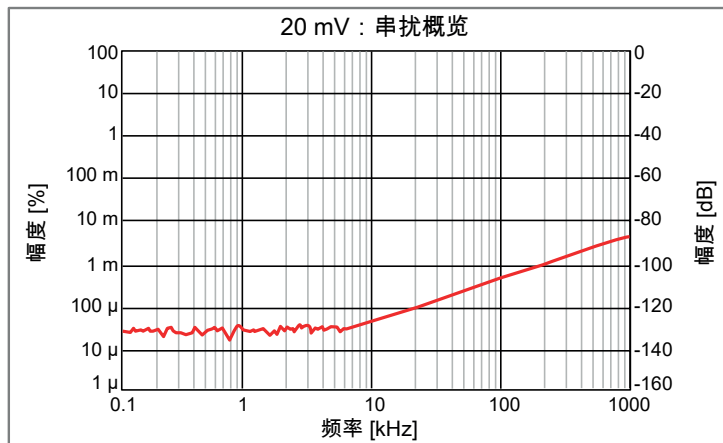


图 21: 典型通道到通道串扰

数字事件/计时器/计数器

数字事件/计时器/计数器输入接头位于主机上。有关精确布局 and 固定，请参阅主机数据表。

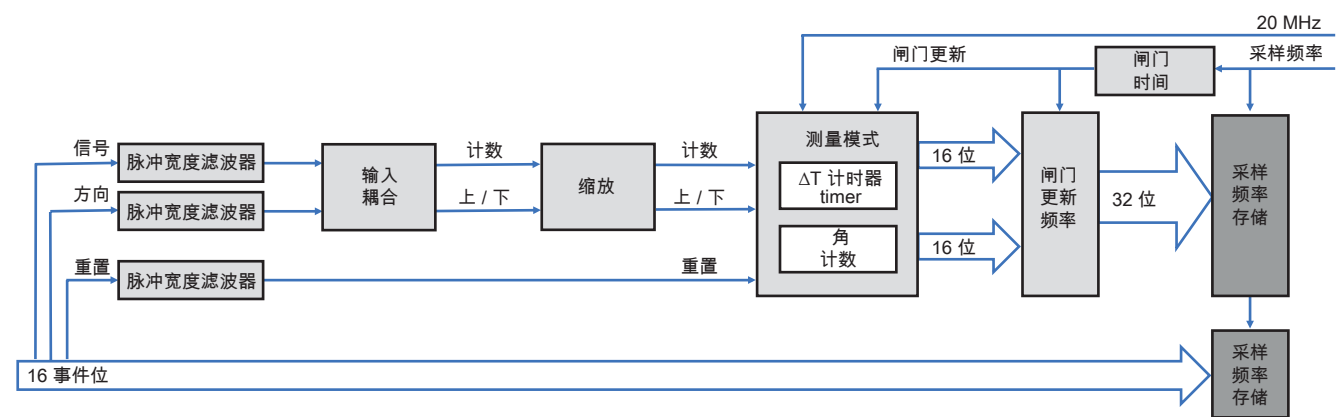


图 22: 计时器/计数器框图

数字输入事件	每卡 16 个
电平	TTL 输入电平，用户可编程反相电平
输入	每输入 1 引脚，部分引脚与计时器/计数器输入共享
过压保护	$\pm 30\text{ V DC}$ 连续
最小脉冲宽度	100 ns
最大频率	5 MHz
数字输出事件	每卡 2 个
电平	TTL 输出电平，短路保护
输出事件 1	用户可选择：触发、警报、设置高或低
输出事件 2	用户可选择：记录活动，设置高或低
数字输出事件用户选择	
触发	每次触发产生 1 个高脉冲（仅限本卡每个通道的触发） 12.8 μs 最小脉冲宽度 200 $\mu\text{s} \pm 1\ \mu\text{s} \pm 1$ 采样周期脉冲延迟
警报	卡的警报条件激活时高，未激活时低 200 $\mu\text{s} \pm 1\ \mu\text{s} \pm 1$ 采样周期警报事件延迟
记录活动	记录时为高，空闲或暂停时为低 记录 450 ns 的有效输出延迟
设置高或低	输出设置为高或低；可以通过自定义软件接口 (CSI) 扩展来控制；延迟取决于具体的软件实现
计时器/计数器	每卡 2 个
电平	TTL 输入电平
输入	3 引脚；信号、方向和重置 与数字事件输入共享所有引脚
输入耦合	单向，双向和 ABZ 增量编码器（正交）
测量模式	计数 (C) 角 (0 到 360 度) 频率 ($\Delta\text{count} / \Delta t$) RPM ($\Delta\text{count} / \Delta t / 60\text{ s}$)
计时器精度	$\pm 25\text{ ns}$ (20 MHz)
测量时间	1 至 n 个样本（用户可选，最大 Δt ）
测量时间和读取更新速率	测量时间设置测量值的最大更新速率
闸门时间和最小频率	测量的最小频率或 $\text{RPM} = 1 / \text{测量时间}$

输入耦合单向和双向信号

当方向信号是稳定信号时，使用单向和双向输入耦合。

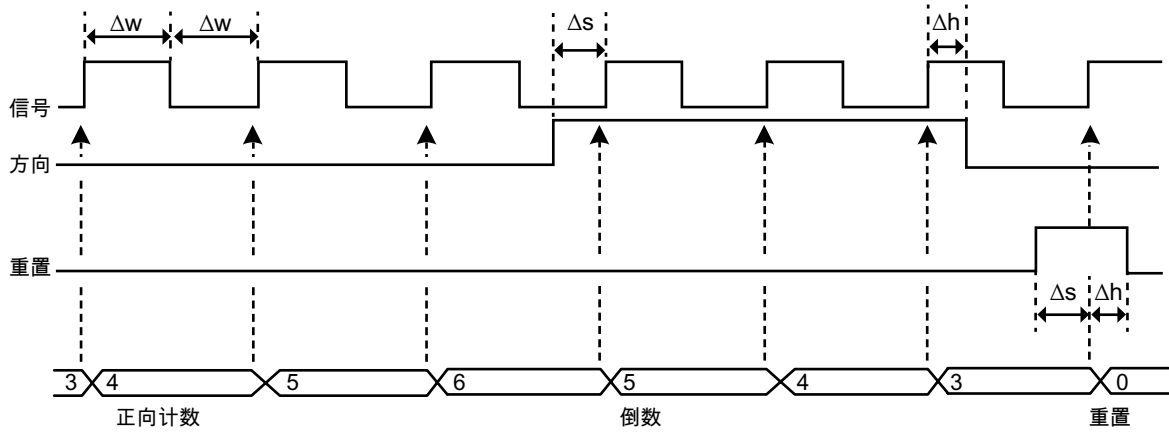


图 23: 单向和双向定时

输入	3 引脚；信号、重置和方向（仅用于双向计数）
最小脉冲宽度 (Δw)	100 ns
最大输入信号频率	5 MHz
重置输入	
电平灵敏度	用户可选的反转电平
信号边缘前的最小设置时间 (Δs)	100 ns
信号边缘后的最小保持时间 (Δh)	100 ns
重置选项	
手动	用户通过软件命令请求
开始记录	记录开始时计数设置为 0
第一次重置脉冲	记录开始后，第一个重置脉冲将计数器值设置为 0。下一个重置脉冲被忽略。
每个重置脉冲	在每个外部重置脉冲上，计数器值复制为 0。
方向输入	
输入电平灵敏度	仅在双向模式下使用 低：递增计数器/正频率 高：递减计数器/负频率
信号边缘前的最小设置时间 (Δs)	100 ns
信号边缘后的最小保持时间 (Δh)	100 ns

输入耦合 ABZ 增量编码器 (正交)

通常用于使用具有两个始终 90 度相移的信号的分码器来跟踪旋转/移动设备。例如允许直接连接 HBK 扭矩和速度传感器。

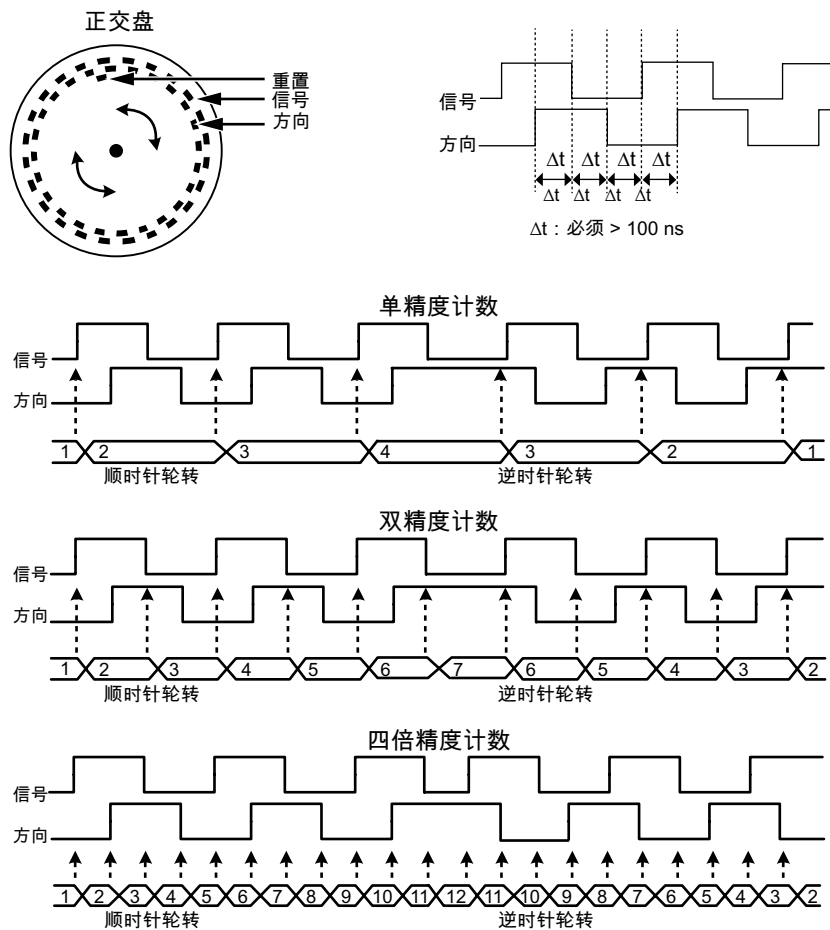


图 24: 双向正交计数模式

输入	3 引脚；信号、方向和重置
最小脉冲宽度	200 ns ($2 * \Delta t$)
最小设置时间	100 ns (Δt)
最小保留时间	100 ns (Δt)
精度	单 (X1)、双 (X2) 或四 (X4) 精度
输入耦合	ABZ 增量编码器 (正交)
重置输入	
电平灵敏度	用户可选的反转电平
信号边缘前的最小设置时间 (Δt)	100 ns
信号边缘后的最小保持时间 (Δt)	100 ns
重置选项	
手动	用户通过软件命令请求
开始记录	记录开始时计数设置为 0
第一次重置脉冲	记录开始后，第一个重置脉冲将计数器值设置为 0。下一个重置脉冲被忽略。
每个重置脉冲	在每个外部重置脉冲上，计数器值复制为 0。

测量模式角度

在角度测量模式下，计数器将使用用户定义的最大角度，并在达到此计数值时恢复为零点平衡。使用重置输入，测量角度可以与机械角度同步。实时计算器可以从测量角度提取 RPM，而不依赖于机械同步。

角度选项

基准	用户可选。允许使用复位引脚将机械角度引用到测量角度
参考点的角度	用户定义指定机械参考点
重置脉冲	角度值重置为用户定义的“参考点的角度”值
每循环中的脉冲	用户定义指定编码器/计数器分辨率
每转最大脉冲数	32767
最大 RPM	30 * 采样频率 (例如：采样频率 10 kS/s 表示最大 300 k RPM)

测量模式频率/RPM

用于测量任何类型的频率，如发动机转速，或带有比例频率输出信号的有源传感器。

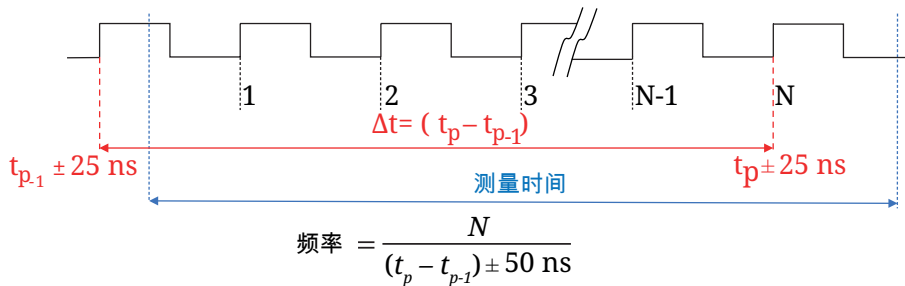


图 25: 频率测量

精度	0.1% (当使用 40 μs 或更长的测量时间时)。使用较低的测量时间时，实时计算器或 Perception 公式数据库可用于放大测量时间，并更加动态地提高精度，例如，基于测量周期。
测量时间	采样周期 (1/采样频率) 至 50 s。最小测量时间为 50 ns。用户可不受采样频率影响，独立选择，以控制更新频率

测量模式计数/位置

计数/位置模式典型地用于追踪测试中设备的移动。

使用最小脉冲宽度的滤波器或实现 ABZ，以替代单/双极输入耦合，以降低由于时钟干扰引起的计数/位置误差的敏感度。

计数器范围	0 至 2 ³¹ ；单向计数 -2 ³¹ 至 +2 ³¹ - 1；双向计数
-------	---

频率测量不准确度

频率测量的精度是更新速率和要求的最低精度之间的一个折中。该表格说明了测得的信号频率、所选的测量时间（更新速率）和频率精度之间的关系。偏差分布考虑呈矩形。

对不准确度进行计算，使用：⁽¹⁾

$$\text{Inaccuracy} = \pm \frac{\text{Signal frequency} * \left(\text{CEILING} \left(\frac{\text{Measuring time}}{30000 * 50 \text{ ns}} \right) \right) * 50 \text{ ns}}{\text{Frequency prescaler} * \text{FLOOR} \left(\frac{\text{Signal frequency} * \text{Measuring time}}{\text{Frequency prescaler}} \right)} * 100\%$$

测量时间	更高的信号频率：信号频率 2 MHz 降频至 10 kHz										
	最坏的情况下（以 % 为单位）	2 MHz	1 MHz	500 kHz	400 kHz	200 kHz	100 kHz	50 kHz	40 kHz	20 kHz	10 kHz
1 μs	±10.000 @ ~2 MHz ⁽²⁾	±5.000%									
2 μs	±5.000 @ ~1 MHz ⁽²⁾	±2.500%									
5 μs	±2.000 @ ~400 kHz ⁽²⁾	±1.000%		±1.250%	±1.000%						
10 μs	±1.000 @ ~200 kHz ⁽²⁾	±0.500%									
20 μs	±0.500 @ ~100 kHz ⁽²⁾	±0.250%									
50 μs	±0.200 @ ~40 kHz ⁽²⁾	±0.100%						±0.125%	±0.100%		
100 μs	±0.100 @ ~20 kHz ⁽²⁾	±0.050%									
200 μs	±0.050 @ ~10 kHz ⁽²⁾	±0.0250%									
500 μs	±0.020 @ ~4 kHz ⁽²⁾	±0.0100%									
1 ms	±0.0100 @ ~2 kHz ⁽²⁾	±0.0050%									
2 ms	±0.0100 @ ~1 kHz ⁽²⁾	±0.0050%									
5 ms	±0.0080 @ ~400 Hz ⁽²⁾	±0.0040%					±0.0050%	±0.0040%			
10 ms	±0.0070 @ ~200 Hz ⁽²⁾	±0.0035%									
20 ms	±0.0070 @ ~100 Hz ⁽²⁾	±0.0035%									
50 ms	±0.0068 @ ~40 Hz ⁽²⁾	±0.0034%									
100 ms	±0.0067 @ ~20 Hz ⁽²⁾	±0.00335%									
测量时间	更低的信号频率：信号频率 5 kHz 降频至 40 Hz										
	最坏的情况下（以 % 为单位）	5 kHz	4 kHz	2 kHz	1 kHz	500 Hz	400 Hz	200 Hz	100 Hz	50 Hz	40 Hz
500 μs	±0.0200 @ ~4 kHz ⁽²⁾	±0.0125%	±0.0100%								
1 ms	±0.0100 @ ~2 kHz ⁽²⁾	±0.0050%									
2 ms	±0.0100 @ ~1 kHz ⁽²⁾	±0.0050%									
5 ms	±0.0080 @ ~400 Hz ⁽²⁾	±0.0040%			±0.0050%	±0.0040%					
10 ms	±0.0070 @ ~200 Hz ⁽²⁾	±0.0035%									
20 ms	±0.0070 @ ~100 Hz ⁽²⁾	±0.0035%									
50 ms	±0.0068 @ ~40 Hz ⁽²⁾	±0.0034%								±0.0043%	±0.0034%
100 ms	±0.0067 @ ~20 Hz ⁽²⁾	±0.00335%									

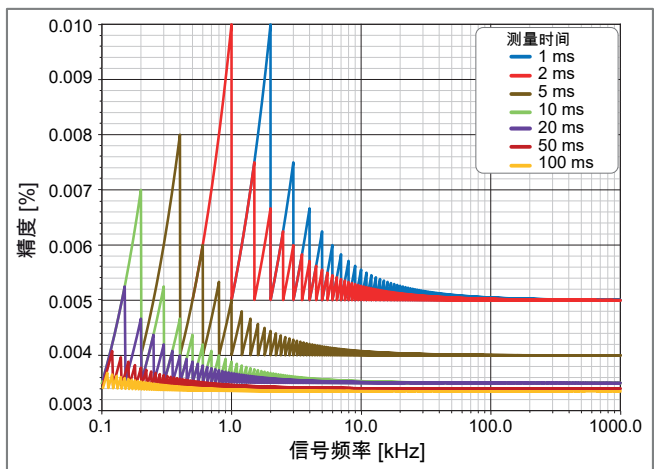
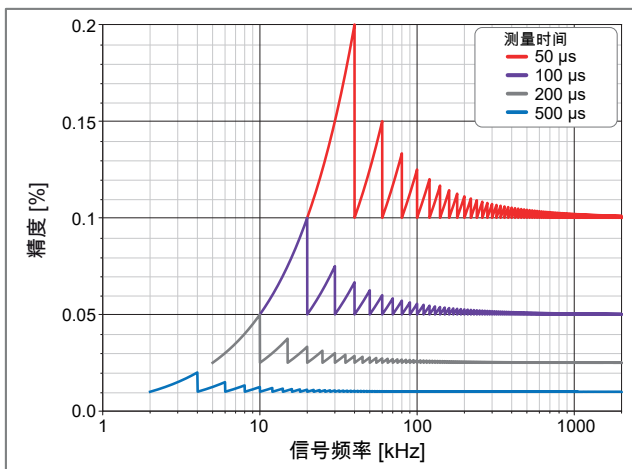


图 26: 最大频率不准确度

(1) 注意：尽可能让频率预分频器在所选择的频率范围内保持最小，已获得最佳的精度。

(2) 在最坏的情况下，信号频率略低于显示值，与图 26 中观察到的锯齿形图案一致。

使用频率测量值的扭矩测量不确定度

当使用计时器/计数器通道去测量扭矩时，可使用以下基于 HBK T40 扭矩传感器的示例来计算因计时器偏差而引起的测量不确定度。

T40 扭矩传感器带有 3 项用于频率输出：10 kHz、60 kHz 或 240 kHz 中心频率。

从数据表中您能提取出最小和最大的频率输出，如下表所示。

T40 项	-满量程频率输出	+满量程频率输出
T40 - 10 kHz	5 kHz	15 kHz
T40 - 60 kHz	30 kHz	90 kHz
T40 - 240 kHz	120 kHz	360 kHz

覆盖图 26 计时器不准确度图顶部的这些工作范围，将得到图 27 (见下方)。

- 保留面对所需的扭矩精度用以平衡更新速率 (扭矩带宽) 的步骤。
- 使用满量程频率输出和所需的测量时间来计算不准确度。

所选的测量时间	最大偏差： T40 - 240 kHz	最大偏差： T40 - 60 kHz	最大偏差： T40 - 10 kHz
50 μs	0.1167%	0.2000%	不可能
100 μs	0.0542%	0.0667%	不可能
500 μs	0.0102%	0.0107%	0.0150%
1 ms	0.0050%	0.0052%	0.0060%
2 ms	0.0050%	0.0051%	0.0055%
5 ms	0.0040%	0.0040%	0.0042%

对于 K = 1 (概率 70%)，请使用指定的矩形分布和最大的偏差数并计算：
测量不确定度 = 最大偏差 * 0.58 (转换为矩形分布)

测量不确定度 K=1 (概率约 70%)	最大偏差： T40 - 240 kHz	最大偏差： T40 - 60 kHz	最大偏差： T40 - 10 kHz
50 μs	0.0677%	0.1160%	不可能
100 μs	0.0314%	0.0387%	不可能
500 μs	0.0059%	0.0062%	0.0087%
1 ms	0.0029%	0.0030%	0.0035%
2 ms	0.0029%	0.0029%	0.0032%
5 ms	0.0023%	0.0023%	0.0024%

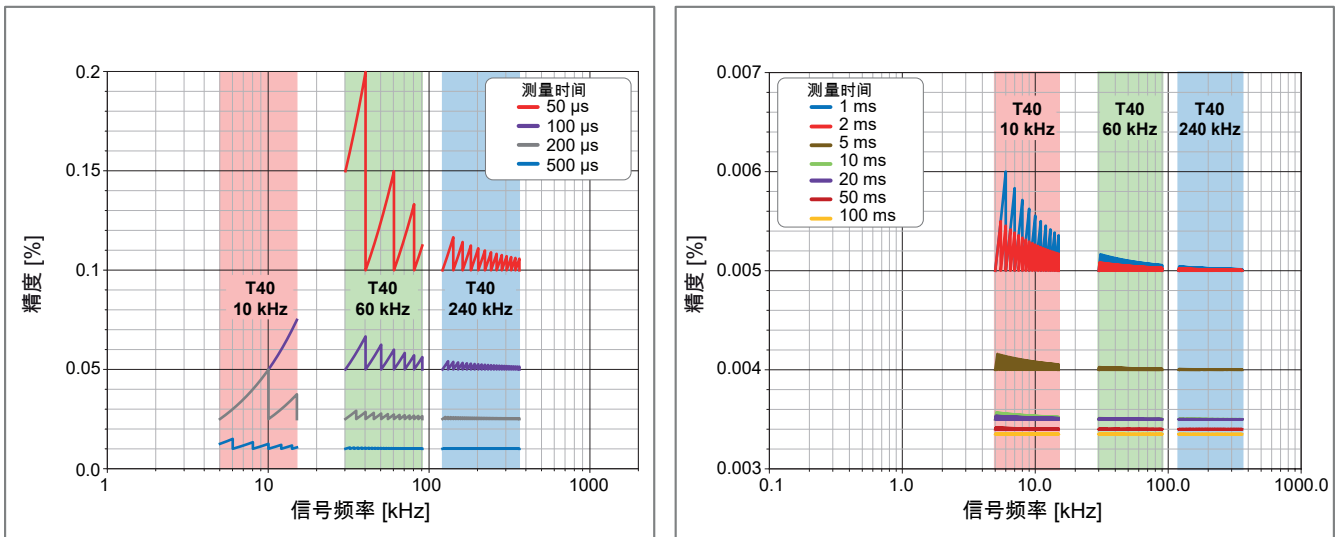


图 27: 扭矩工作范围相对于偏差和测量时间之间的关系

使用频率测量值的速度 (RPM) 测量不确定度

当使用计时器/计数器通道去测量速度 (RPM) 时，可使用以下示例来计算因计时器偏差而引起的测量不确定度。

在速度传感器的数据表中找到指定的每转脉冲数，以计算传感器输出的频率范围：

最小频率 = 测量时所用的最小 RPM * 每转脉冲数 / 60 秒

最大频率 = 测量时所用的最大 RPM * 每转脉冲数 / 60 秒

速度传感器每转脉冲	60 RPM 时的频率	10000 RPM 时的频率	30000 RPM 时的频率
180	180 Hz	30 kHz	90 kHz
360	360 Hz	60 kHz	180 kHz
1024	1024 Hz	170.7 kHz	512 kHz

覆盖图 26 计时器不准确度图顶部的这些工作范围，将得到图 28 (见下方)。

- 保留面对所需的扭矩精度用以平衡更新速率 (扭矩带宽) 的步骤。
- 使用图表找到被覆盖的工作频率与测量时间数据曲线的交点。
- 可在图表中找到以下交点用作示例 (在 60 RPM 时)。

所选的测量时间	180 脉冲传感器	360 脉冲传感器	1024 脉冲传感器
2 ms	60 RPM 时无法记录	60 RPM 时无法记录	0.0051%
5 ms	60 RPM 时无法记录	0.0072%	0.0041%
10 ms	0.0063%	0.0042%	0.0036%

对于 $K = 1$ (概率 70%)，请使用指定的矩形分布和最大的偏差数并计算：

测量不确定度 = 最大偏差 * 0.58 (转换为矩形分布)

测量不确定度 $K=1$ (概率约 70%)	180 脉冲传感器	360 脉冲传感器	1024 脉冲传感器
2 ms	60 RPM 时无法记录	60 RPM 时无法记录	0.0030%
5 ms	60 RPM 时无法记录	0.0042%	0.0024%
10 ms	0.0037%	0.0024%	0.0021%

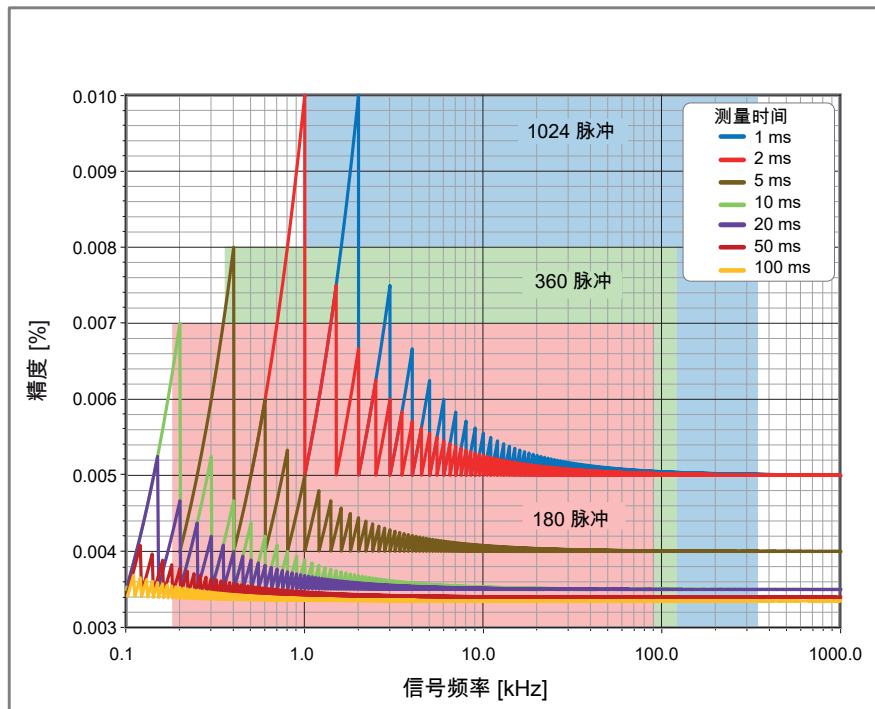


图 28: RPM 传感器工作范围相对于误差和测量时间之间的关系

同步动态转矩波动和精准转矩效率测量

如果需要较高的更新速率以测量（例如）动态转矩波动，但为了效率还需要高精度时，则同时使用 50 μs 的测量时间和 RT-FDB 函数以计算每个电周期的平均值。
测得的来自计时器计数器的转矩信号将有 0.15 至 0.17% 的精度，而电周期（通常为 1 ms 或更短）的转矩计算则精度为 0.0075%。
由于两个信号同时可用，通过动态信号您可实现转矩波动行为的分析，对于效率计算，电周期将非常准确。

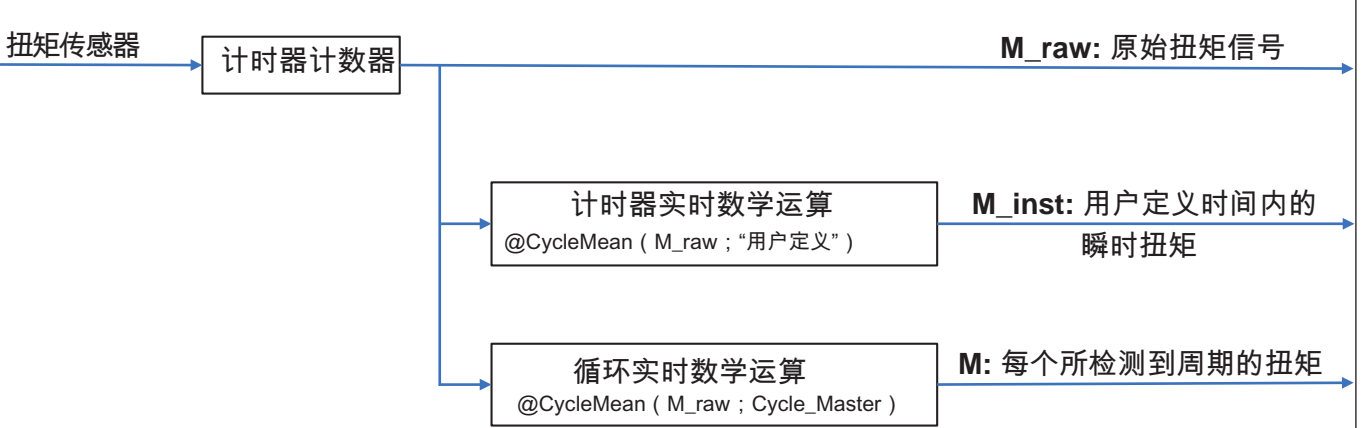


图 29: 同时动态的和精确的转矩计算

ePower 信号	应用	动态响应	精度
M_raw	转矩波动	最高	最低
M_inst	转矩平均值	平均	平均
M	效率计算	最低	最高

警报输出

事件通道警报模式	高或低电平检查
跨通道警报	来自所有测得通道的警报的逻辑 OR
警报输出	有效警报情况下活动，主机支持输出
警报输出电平	高或低用户可选
警报输出延迟	515 μs ± 1 μs + 最大 1 个采样期。 默认为 516 μs，兼容标准行为。 最小可选择延迟是主机内所有采集卡的最小可用延迟。延迟等于触发输出延迟。
每卡选择	用户可选择开/关
模拟通道警报模式	
基本	高或低电平检查
双	界限外部或内部检查
模拟通道警报电平	
电平	最多 2 个电平检测器
分辨率	每电平 16 位 (0.0015%)

触发	
通道触发/限定字	每通道 1 个；每通道完全独立，触发器或限定符软件可选
触发前后长度	0 至满内存
最大触发率	每秒 400 个触发
最大延迟触发	触发后 1000 秒
手动触发 (软件)	支持
外部触发输入	
每卡选择	用户可选择开/关
边缘触发	上升/下降主机可选择，所有卡相同
最小脉冲宽度	500 ns
延迟触发	$\pm 1 \mu\text{s}$ + 最大 1 个采样周期
发送到外部触发输出	用户可选择将外部触发输入转发到外部触发输出 NBC
外部触发输出	
每卡选择	用户可选择开/关
触发输出电平	高/低/保持高；主机可选择，所有卡相同
触发输出脉冲宽度	高/低：12.8 μs 保持高：从第一个主机触发到记录结束期间一直保持活动 主机创建的脉冲宽度；有关详细信息，请参阅主机数据表
触发输出延迟	可选择 (10 μs 至 516 μs) ± 1 + 最大 1 个采样周期 默认为 516 μs ，兼容标准行为。 最小可选择延迟是主机内所有采集卡的最小可用延迟
跨通道触发	
测量通道	来自所有测量信号的触发器的逻辑或 来自所有测量信号的限定符的逻辑和
计算的通道	来自所有计算信号的触发器的逻辑或 (RT-FDB) 来自所有计算信号的限定符的逻辑和 (RT-FDB)
模拟通道触发电平	
电平	最多 2 个电平检测器
分辨率	每电平 16 位 (0.0015%)
方向	上升/下降；基于选择模式的两个电平的单向控制
滞后	0.1 至 100% 满量程；定义触发敏感度
脉冲检测/拒绝	禁用/检测/拒绝可选。最大脉冲宽度 65 535 个样本
模拟通道触发模式	
基本	POS 或 NEG 交叉；单电平
双电平	一个 POS 和一个 NEG 交叉；两个单独电平，逻辑 OR
模拟通道限定字模式	
基本	高或低电平检查。启用/禁用单电平触发
双	界限外部或内部检查。启用/禁用双电平触发
事件通道触发	
事件通道	每事件通道的单个事件触发
电平	上升边缘、下降边缘或两边缘触发
限定字	每事件通道活动高或活动低

板载内存	
每卡	GN815：2 GB (1 GS @ 16 位，500 MS @ 18 位存储) GN816：200 MB (100 MS @ 16 位存储)
组织	存储或实时计算时启用通道间的自动分布
内存诊断	系统通电但未记录时进行自动内存测试
存储样本大小	用户可选 16 或 18 位 16 位，2 字节/样本 18 位，4 字节/样本

实时公式数据库计算器

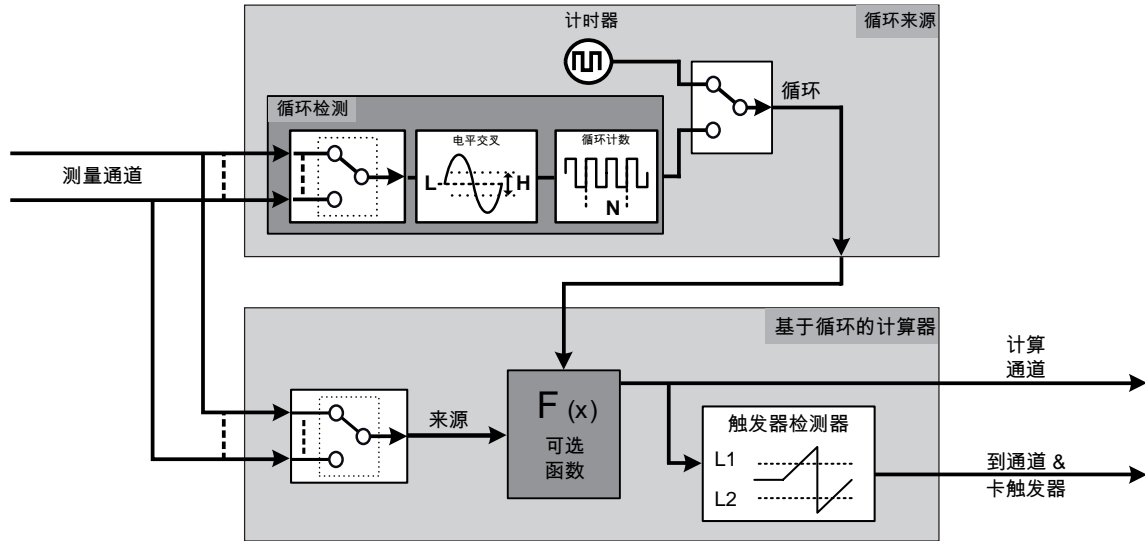


图 30: 基于实时循环的计算器

循环来源	通过设置计时器或使用实时循环检测来确定周期性实时计算速度
循环来源：计时器	
计时器持续时间	1.0 ms (1 kHz) 至 60 s (0.0167 Hz)
循环来源：循环检测	
电平交叉	使用信号电平、滞后和方向实时监控一个输入通道，以确定信号的循环特性
循环数	设置用于定期计算输出的周期数
循环周期 ⁽¹⁾	可检测的最大循环周期：0.25 s (4 Hz) 可检测的最小循环周期：0.91 ms (1.1 kHz) 当循环周期超过其最大循环周期 (0.25 s) 时，计算停止 当循环周期短于最小周期 (0.91 ms) 时，周期数临时增加。 通道数据中的时间事件通知指示何时超过循环周期或何时增加自动循环计数
基于循环的计算器	
计算器数	GN815：32；采样频率 200 kS/s 或更低。在更高的采样频率下，计算器的数量会减少，以匹配可用的 DSP 功率 GN816：32
DSP 负载	每个计算器可以执行 1 次计算。并非每个计算都使用相同的 DSP 功率。选择以最高的计算功率进行计算可减少计算器的总数。不同组合需要不同的计算功率。所选组合的效果体现在 Perception 软件中。
循环来源计算	循环和频率
模拟通道计算	GN815：均方根、最小值、最大值、平均值、峰到峰值、面积、能量和峰值因子 GN816：均方根、最小值、最大值、平均值、峰到峰值、面积、能量和 MeanOfMultiplication
计时器/计数器通道计算	频率（启用触发），角度 RPM
循环	矩形波信号，50% 工作周期 表示循环来源；上升边缘表示新的计算周期开始
频率	检测到的周期间隔会转换为频率（1/输入信号周期时间）
触发检测器	
检测器数	32；每个实时计算器一个
触发电平	由用户为每个检测器定义。当计算的信号超过电平时生成触发
触发输出延迟	计算信号的触发延迟 100 ms。内部校正触发器计时器，以便扫描触发正确。额外的预触发长度为 100 ms，以使触发器计时器得以修正。这可使最大扫描长度减少 100 ms

(1) 循环周期范围取决于信号波形和滞后设置。指定用于 25% 满量程滞后的正弦波。

实时 Statstream®

专利号：7868886

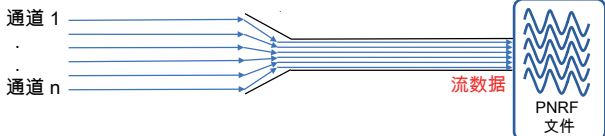
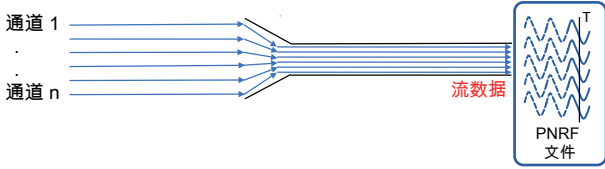
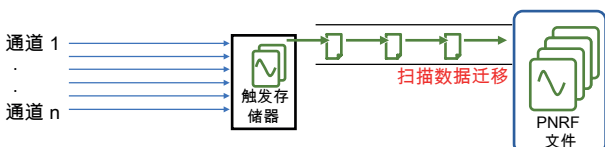
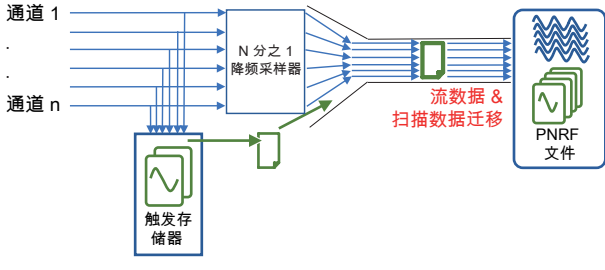
实时提取基本信号参数。

在记录时支持实时活动滚动和作用域数据曲线显示以及实时仪表。

在记录评审期间，它提高了显示和缩放极大记录的速度，并减少了大数据集上统计值的计算时间。

模拟通道	最大、最小、平均、峰到峰值、标准差和均方根值
事件/计时器/计数器通道	最大、最小和峰到峰值

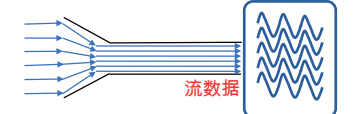
数据记录模式

<p>采集开始时</p> 	<p>所记录的数据连续地流式传输至主机或 PC 驱动器上的记录文件内到驱动器上的数据记录受限于总采样频率，记录时间受限于驱动器大小。 注意：由于总采样频率的限制受到以太网速和所用存储驱动的影响，以及 PC 和驱动在数据记录时是否用于其他用途也会影响，强烈建议在您执行测试前选择更高的总采样频率来测量所选的设置。</p>
<p>触发时</p> 	<p>记录的数据连续地流式传输至主机或 PC 驱动器上的记录文件内，但只有单个触发事件之前和之后的数据（即所谓的“预触发”和“后触发”数据）才会保留在记录文件内。 到驱动器的触发数据记录受限于总采样频率，记录时间受限于驱动器大小。 注意：由于总采样频率的限制受到以太网速和所用存储驱动的影响，以及 PC 和驱动在数据记录时是否用于其他用途也会影响，强烈建议在您执行测试前选择更高的总采样频率来测量所选的设置。 不推荐用于瞬态/一次性/破坏性测试。</p>
<p>触发时 - 缓冲且禁用低速率存储</p> 	<p>触发的数据记录至采集卡上的触发存储器。 触发的数据记录至触发存储器时无采样频率限制，记录时间受制于触发存储器的大小。触发存储器中所记录的触发数据以最快的速度迁移至驱动。 注意：这样的数据记录模式保证了数据将始终以用户定义的设置进行记录。 推荐用于瞬态/一次性/破坏性测试。</p>
<p>触发时 - 缓冲且启用低速率存储</p> 	<p>数据记录至 PC 或主机驱动，且同时触发的数据记录至采集卡上的触发存储器。 到驱动器上低速率数据记录受限于总采样频率，记录时间受限于驱动器大小。触发的数据记录至触发存储器时无采样频率限制，触发的数据记录时间受制于触发存储器的大小。触发存储器中所记录的触发数据以最快的速度迁移至某驱动。由于该迁移与低速率数据记录同时发生，所用的是总采样频率的带宽。 注意：由于总采样频率的限制受到以太网速和所用存储驱动的影响，以及 PC 和驱动在数据记录时是否用于其他用途也会影响，强烈建议在您执行测试前选择更高的总采样频率以及更高的每秒触发量来测量所选的设置。</p>

数据记录比较

	总采样频率限制	最大值已记录的数据	直接记录至驱动	触发存储器	触发以启动记录
采集开始时	是	可用的驱动空间	是	否	否
触发时	是	可用的驱动空间	是	否	是
触发时 - 缓冲且禁用低速率存储	否	触发存储器	否	是	是
触发时 - 缓冲且启用低速率存储	低速率：是	可用的驱动空间	是	否	否
	高速率：否	触发存储器	否	是	是

使用流数据时的总采样频率限制

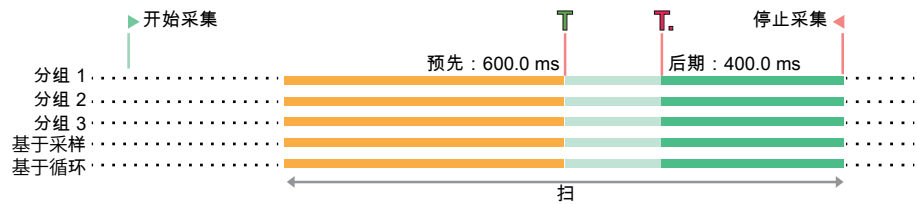
	<p>每台主机的最大总流速率由主机型号、固带硬盘、以太网速、PC 驱动和其他 PC 参数定义。当选择的总采样频率高于系统的总流速率时，每个采集卡上的存储器则充当一个 FIFO。一旦 FIFO 填满，记录就会暂停（暂时不记录数据）。在此期间，FIFO 存储器将被传输至一个驱动。当所有的 FIFO 存储器清空时，记录将自动恢复。用户通知被添加到记录文件中，用于已暂停记录的后期记录识别。</p>
---	--

触发记录定义

该表中的详细信息适用于后面的记录模式：

- 触发时
- 触发时 - 缓冲且禁用低速率存储
- 触发时 - 缓冲且启用低速率存储

扫描



由一个触发信号定义，预触发和后触发以及（可选择）期间触发和/或停止触发信号。

触发数据段

预触发数据

触发信号前记录的数据。

注意：如果在预触发数据记录的完整长度之前收到了一个触发信号，触发将被接受，且在触发时，记录的预触发数据将被自动降为可用的预触发数据。

后触发数据

触发或停止触发信号后记录的数据。

注意：后触发数据的记录可通过选择“后触发开始”而被再次开始或延迟。

期间触发数据

再次触发或在等待停止触发的期间所记录的数据。

期间触发数据的长度并不指定，且它的添加基于触发或停止触发信号的计时。

触发信号

触发信号

该信号结束预触发并开始触发数据记录。

更多详情请见表格的“后触发开始”部分。

触发信号可在外部输入触发器上设置，也可通过模拟和数字通道以及使用简单到复杂的 RT-FDB 公式进行设置。

停止触发信号

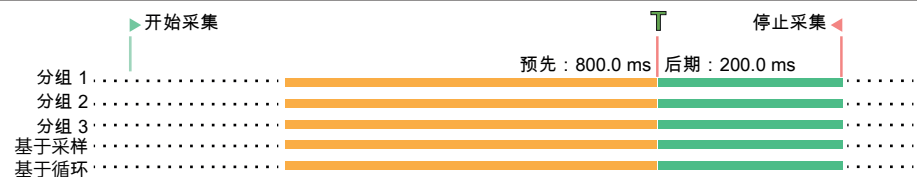
当处于“后触发开始于停止触发”模式下时，该信号将开启后触发数据记录。

更多详情请见表格的“后触发开始”部分。

停止触发信号可在外部输入触发器上设置，也可通过简单到复杂的 RT-FDB 公式进行设置。

后触发开始于

首次触发



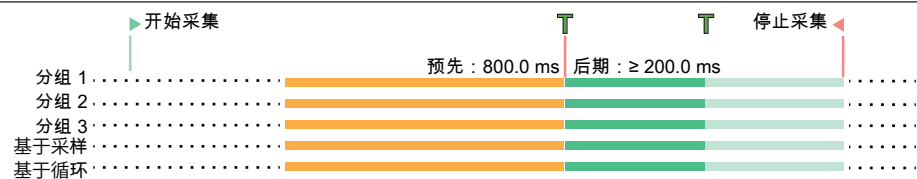
首次触发信号终止预触发数据记录并开始触发数据的记录。

后触发数据记录期间收到的任何触发均被忽略。

该模式下不存在期间触发数据。

生成的扫描包括预触发和后触发数据。

每次触发



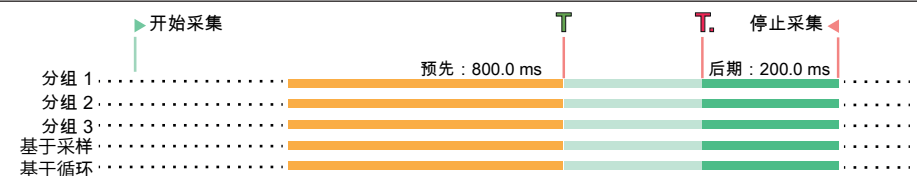
首次触发终止预触发数据记录并开始触发数据的记录。

后触发数据记录期间收到的任何触发均可开始后触发数据的记录。

触发时所记录的所有后触发数据均被添加至期间触发数据。

生成的扫描包括预触发、期间触发和后触发数据。

停止触发



触发信号终止预触发数据记录并开始期间触发数据的记录。随后，停止触发信号将终止期间触发数据记录并开始触发数据的记录。

期间触发和后触发数据记录期间收到的任何触发均被忽略。

预触发和后触发数据记录期间收到的任何停止触发均被忽略。

生成的扫描包括预触发、期间触发和后触发数据。

记录时触发存储器填满

触发存储器大小有限，在使用高采样频率配以高触发频率时很容易就会填满。该部分将阐述触发存储器彻底填满时该如何处理触发。

后触发开始于	扫描记录选择
首次触发	只有在收到某触发信号时，预触发和后触发数据均能匹配可用的触发存储器空间时，才会记录一次新的扫描。当无足够的触发存储器空间可用时，则仅记录触发时间和触发源（不记录预触发和后触发数据）。
每次触发	新扫描的开始遵循与首次触发模式相同的规则。如果在后触发记录期间收到了一次新触发，只会将扫描延长出一个新的后触发数据（前提是附加的后触发数据与可用的触发存储器空间相匹配）。当无足够的触发存储器空间可用时，将记录先前收到的触发所记录好的预触发、期间触发和后触发数据。
停止触发	只有在收到某触发信号时，预触发，2.5 ms 期间触发和后触发数据均能匹配可用的触发存储器空间时，才会记录一次新的扫描。如果在触发存储器填满前未收到停止触发信号，扫描记录将在触发存储器彻底填满时自动停止。

触发记录限制

该表中的详细信息适用于后面的记录模式：

- 触发时
- 触发时 - 缓冲且禁用低速率存储
- 触发时 - 缓冲且启用低速率存储

	触发时 - 缓冲且不受低速率存储影响	触发时
触发数据记录	记录时间受限	使用驱动的可用空间
采样频率	采样频率不受限	中低采样频率 (取决于所用的系统)
通道计数	通道计数不受限	中低通道计数 (取决于所用的系统)
最大扫描数		
在触发存储器内	2000	不适用
在 PNRF 记录文件内	200 000	1
扫描参数	最小值	最大值
预触发长度	0	采集卡的触发存储器
后触发长度	0	采集卡的触发存储器
扫描长度	10 个样本	采集卡的触发存储器
最大扫描速率	400/s	不适用
期间触发的最短时间	2.5 ms	不适用
扫描之间的停滞期	0 ms	不适用

数据记录详情 (GN815)⁽¹⁾

16 位分辨率									
数据记录模式	采集开始时 & 等待触发			首先等待触发器触发存储器			采集开始时降频且首先等待触发器触 发存储器		
	启用的通道			启用的通道			启用的通道		
	1 Ch	8 Ch	8 Ch & 事件	1 Ch	8 Ch	8 Ch & 事件	1 Ch	8 Ch	8 Ch & 事件
最大触发内存	未使用			954 MS	119 MS	106 MS	762 MS	95 MS	84 MS
最大触发采样频率	未使用			2 MS/s			2 MS/s		
最大降频 FIFO	954 MS	119 MS	106 MS	未使用			190 MS	23 MS	21 MS
最大 (降频) 采样速率	2 MS/s			未使用			触发器采样频率/2		
最大总降频流速率	2 MS/s 4 MB/s	16 MS/s 32 MB/s	18 MS/s 36 MB/s	未使用			1 MS/s 2 MB/s	8 MS/s 16 MB/s	9 MS/s 18 MB/s
18 位分辨率									
数据记录模式	采集开始时 & 等待触发			首先等待触发器触发存储器			采集开始时降频且首先等待触发器触 发存储器		
	启用的通道			启用的通道			启用的通道		
	1 Ch	8 Ch	8 Ch & 事件/计时 器/计数器	1 Ch	8 Ch	8 Ch & 事件/计时 器/计数器	1 Ch	8 Ch	8 Ch & 事件/计时 器/计数器
最大触发内存	未使用			477 MS	59 MS	43 MS	381 MS	47 MS	34 MS
最大触发采样频率	未使用			2 MS/s			2 MS/s		
最大降频 FIFO	477 MS	59 MS	43 MS	未使用			95 MS	11 MS	8 MS
最大 (降频) 采样速率	2 MS/s			未使用			触发器采样频率/2		
最大总降频流速率	2 MS/s 8 MB/s	16 MS/s 64 MB/s	22 MS/s 88 MB/s	未使用			1 MS/s 4 MB/s	8 MS/s 32 MB/s	11 MS/s 44 MB/s

(1) 与 Perception 软件使用的术语一致。

数据记录详情 (GN816) ⁽¹⁾

16 位分辨率

数据记录模式	采集开始时 & 等待触发			首先等待触发器触发存储器			采集开始时降频且首先等待触发器触发存储器		
	启用的通道			启用的通道			启用的通道		
	1 Ch	8 Ch	8 Ch & 事件	1 Ch	8 Ch	8 Ch & 事件	1 Ch	8 Ch	8 Ch & 事件
最大触发内存	未使用			100 MS	12 MS	10.5 MS	80 MS	9.5 MS	8 MS
最大触发采样频率	未使用			200 kS/s			200 kS/s		
最大 (降频) 采样频率	200 kS/s			未使用			触发器采样频率/2		
最大总降频流速率	0.2 MS/s 0.4 MB/s	1.6 MS/s 3.2 MB/s	1.8 MS/s 3.6 MB/s	未使用			0.1 MS/s 0.2 MB/s	0.8 MS/s 1.6 MB/s	0.9 MS/s 1.8 MB/s


18 位分辨率

数据记录模式	采集开始时 & 等待触发			首先等待触发器触发存储器			采集开始时降频且首先等待触发器触发存储器		
	启用的通道			启用的通道			启用的通道		
	1 Ch	8 Ch	8 Ch & 事件/计时器/计数器	1 Ch	8 Ch	8 Ch & 事件/计时器/计数器	1 Ch	8 Ch	8 Ch & 事件/计时器/计数器
最大触发内存	未使用			50 MS	6 MS	4 MS	40 MS	4.5 MS	3 MS
最大触发采样频率	未使用			200 kS/s			200 kS/s		
最大降频 FIFO	50 MS	6 MS	4 MS	未使用			10 MS	1 MS	0.7 MS
最大 (降频) 采样速率	200 kS/s			未使用			触发器采样频率/2		
最大总降频流速率	0.2 MS/s 0.8 MB/s	1.6 MS/s 6.4 MB/s	2.2 MS/s 8.8 MB/s	未使用			0.1 MS/s 0.4 MB/s	0.8 MS/s 3.2 MB/s	1.1 MS/s 4.4 MB/s

(1) 与 Perception 软件使用的术语一致。

环境参数	
温度范围	
运行	0 °C 至 +40 °C (+32 °F 至 +104 °F)
非运行 (存储)	-25 °C 至 +70 °C (-13 °F 至 +158 °F)
热保护	85 °C (+185 °F) 的内部温度下自动过热关闭 75 °C (+167 °F) 时用户警告通知
相对湿度	0% 到 80% ; 无冷凝 ; 运行
防护级别	IP20
海拔	最高海拔 2000 m (6562 ft) ; 运行
冲击 : IEC 60068-2-27	
运行	半正弦 10 g/11 ms ; 3 轴 , 正负方向 1000 冲击
非运行状态	半正弦 25 g/6 ms ; 3 轴 , 正负方向 3 冲击
振动 : IEC 60068-2-64	
运行	1 g RMS , ½ h ; 3 轴 , 随机 5 到 500 Hz
非运行状态	2 g RMS , 1 h ; 3 轴 , 随机 5 到 500 Hz
运行环境测试	
冷测试 IEC60068-2-1 测试 Ad	-5 °C (+23 °F) 2 小时
干热测试 IEC 60068-2-2 测试 Bd	+40 °C (+104 °F) 2 小时
湿热测试 IEC 60068-2-3 测试 Ca	+40 °C (+104 °F) , 湿度 > 93% RH , 4 天
非运行 (存储) 环境测试	
冷测试 IEC-60068-2-1 测试 Ab	-25 °C (-13 °F) 72 小时
干热测试 IEC-60068-2-2 测试 Bb	+70 °C (+158 °F) , 湿度 < 50% RH , 96 小时
测试温度变化 IEC60068-2-14 测试 Na	-25 °C 至 +70 °C (-13 °F 至 +158 °F) 5 循环 , 速率 2 到 3 分钟 , 驻留时间 3 小时
湿热循环测试 IEC60068-2-30 测试 Db 变量 1	+25 °C/+40 °C (+77 °F/+104 °F) , 湿度 >95/90% RH 6 循环 , 循环持续时间 24 小时

CE 和 UKCA 合规性的协调标准，根据以下指令 ⁽¹⁾	
低电压指令 (LVD) : 2014/35/EU	
电磁兼容性指令 (EMC) : 2014/30/EU	
电气安全	
EN 61010-1 (2017)	测量、控制和实验室用电子设备安全要求 - 一般要求
EN 61010-2-030 (2017)	测试和测量电路的特殊要求
电磁兼容性	
EN 61326-1 (2013)	测量、控制和实验室用电子设备 - EMC 要求 - 第 1 部分：一般要求
辐射	
EN 55011	工业、科学和医疗设备 - 射频干扰特性 传导干扰：B 类；辐射干扰：A 类
EN 61000-3-2	谐波电流发射限制：D 类
EN 61000-3-3	公共低压供电系统中的电压变化、电压波动和闪烁限制
抗扰度	
EN 61000-4-2	静电放电抗扰度测试 (ESD)； 接触放电 ± 4 kV/空气放电 ± 8 kV：性能标准 B
EN 61000-4-3	辐射、射频、电磁场抗扰度测试； 80 MHz 至 2.7 GHz，使用 10 V/m，1000 Hz AM：性能标准 A
EN 61000-4-4	电子快速瞬变/猝发抗扰度测试 电源 ± 2 kV，使用耦合网络。通道 ± 2 kV，使用电容夹：性能标准 B
EN 61000-4-5	浪涌抗扰度测试 电源 ± 0.5 kV/ ± 1 kV 线到线和 ± 0.5 kV/ ± 1 kV/ ± 2 kV 线到地通道 ± 0.5 kV/ ± 1 kV，使用耦合网络：性能标准 B
EN 61000-4-6	对射频场引起的传导干扰的免疫力 150 kHz 至 80 MHz，1000 Hz AM；10 V 均方根 @ 电源，10 V 均方根 @ 通道，均使用电容夹：性能标准 A
EN 61000-4-11	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度测试 骤降：性能标准 A；中断：性能标准 C

- (1)  The manufacturer declares on its sole responsibility that the product is in conformity with the essential requirements of the applicable UK legislation and that the relevant conformity assessment procedures have been fulfilled.

Manufacturer:
Hottinger Brüel & Kjaer GmbH
Im Tiefen See 45
64293 Darmstadt
Germany

Importer:
Hottinger Brüel & Kjaer UK Ltd.
Technology Centre Advanced Manufacturing Park
Brunel Way Catcliffe
Rotherham
South Yorkshire
S60 5WG
United Kingdom

订购信息

产品	描述	订单号
基本/IEPE 2M ISO	 <p>8 通道, 18 位, 2 MS/s, ± 10 mV 至 ± 50 V 输入量程, 2 GB 均方根, 33 V 均方根隔离非平衡差分输入, 每通道一个金属隔离 BNC。基本电压和 IEPE 传感器, 配 TEDS 1 类支持。 计算基于实时循环和计时器, 根据计算结果触发。 Perception V6.50 及更高版本支持。</p>	1-GN815
基本/IEPE 200k ISO	 <p>8 通道, 18 位, 200 kS/s, ± 10 mV 至 ± 50 V 输入范围, 200 MB 均方根, 33 V 均方根隔离非平衡差分输入, 每个通道单金属隔离 BNC。基本电压和 IEPE 传感器, 配 TEDS 1 类支持。 计算基于实时循环和计时器, 根据计算结果触发。 Perception V6.50 及更高版本支持。</p>	1-GN816

电流探头 (可选 , 需单独订购)

产品	描述	订单号
交流/直流电流探头 i30s	 <p>AC/DC 霍尔效应电流探头; 30 mA 至 30 A DC; 30 mA 至 20 A AC 均方根; DC-100 kHz; BNC 输出线缆 2 m (6.5 ft), 含用于 4 mm 安全香蕉头的适配器, 要求 9 V 电池。</p>	1-G912
AC 电流探头 SR661	 <p>AC 电流探头; 100 mA 至 1200 A AC 均方根; 1 Hz - 100 kHz; 安全 BNC 输出线缆 2 m (6.5 ft)。</p>	1-G913
AC 电流探头 M1V20-2	 <p>高精度 AC 电流探头; 50 mA 至 20 A; 30 Hz - 40 kHz; 金属 BNC 输出线缆 2 m (6.5 ft)。</p>	1-G914

Hottinger Brüel & Kjaer GmbH

Im Tiefen See 45 · 64293 Darmstadt · Germany
Tel. +49 6151 803-0 · Fax +49 6151 803-9100
www.hbkworld.com · info@hbkworl.com

Subject to modifications. All product descriptions are for general information only.
They are not to be understood as a guarantee of quality or durability.